石狩超電導直流ケーブルの断熱性能解析-4 最適な MLI 構成を目指して Thermal insulation analysis of cryogenic pipe in Ishikari Project – 4 for optimum MLI

山口 作太郎,神田 昌枝, イワノフ ユーリ, 渡邉 裕文, 筑本 知子, 井上 徳之, 高野廣久(中部大) YAMAGUCHI Sataro, KANDA Masae, IVANOV Yury, WATANABE Hirofumi, CHIKUMOTO Noriko, INOUE Tokuyuki, TAKANO Hirohisa (Chubu Univ.) e-mail: yamax@isc.chubu.ac.jp

1. はじめに

断熱2重管への熱侵入を輻射と熱伝導(熱伝達)の2つの プロセスに分けて見積もり、多層断熱膜(MLI)を通じての熱侵 入量解析[1]を調べるモデルを提唱し、実験データの解析を 行った。また、MLIの反射率、断熱2重管外管、内管の表面 の反射率の実測値を入れた熱輸送方程式[2]を解析的に解 いて、熱輸送量の見積もりを行った[3]。その結果、石狩プロ ジェクトで利用した 21 層 MLI では、多めの見積もりでも熱侵 入量が 0.02W/m 以下となり、実験データとは 50 倍以上異な ること分かった。一方、断熱2 重管で直接熱侵入量測定する には設備が大きくなり、時間も長く掛かるため、より簡便な方 法で複数の MLI 性能比較を行いたい。このため、小型クライ オスタットの中に GM 冷凍機ヘッドを入れ、これに MLI を巻い た小型実験で MLI 温度測定を行い、熱侵入量を見積もる研 究[4]を行ってきていいる。これによって MLI を構成するアルミ 蒸着フィルム間に挟むスペーサ評価を行った[5]。その結果、 スペーサの種類によって MLI 温度が大きく異なり、断熱性能 に大きな影響を与えることがわかった。一例をFig.1に示す。 同時にMLIの光に対する反射率も熱力学的に求めることがで きて、光学的な測定をほぼ一致することがわかった。



このため、今回はその実験と解析を更に進め、スペーサの 最適化についての検討及び MLI に自重以上の力が印加され たときの熱輸送及び今後の MLI 利用方法について、議論を 行う。

2. 実験装置の構成と利用するスペーサ

実験装置の模式図については、前回の予稿[4]の Fig. 1 に 示した。0.1tのアルミ板及びSUS板に MLI を貼り、表面の輻 射率を制御し、温度制御ができる銅製の Cryo-head を真空中 に設置し、周りからの輻射の回り込みを防ぐように MLI の囲い を付けた。温度は 77K で制御した。そして、スペーサを変えて アルミ板等の温度を測定した。現状のモデルによる解析結 果からはスペーサを 2 枚にすることによって大幅に熱伝導に よる熱輸送は減少した。例えば、9B05を2枚重ねると9B12に よりも熱伝導による熱輸送は減る。しかしながら、スペーサの 顕微鏡写真を見ると、熱輸送を担う光が複数回スペーサによ って反射・透過等のプロセスを経ていることが推測された。こ れはスペーサによって輻射の熱輸送が変更されることを意味 すると思われる。また、今回の実験では再現性を見るために 複数回同じ条件で測定を行った。その結果として再現性はそ れほど高くない。

	rasio i Enpermientar e enation							
Spacer	Nos. of Spacer	RT [K]	Spacer temp	ColdHead [K]	materials			
9B05	1	298.2	253.0	77.0	SUS			
9B05	2	298.9	267.0	77.0	SUS			
9B05	1	297.5	247.8	77.0	Al			
9B12	1	298.4	264.2	76.9	SUS			
9B12	2	298.9	268.7	77.0	SUS			
9B12	1	296.7	265.0	77.0	AI			
Net	1	298.2	267.3	77.0	SUS			
Net	1	297.5	260.8	77.0	A			

Table 1 Experimental Condition

同様に、表面状態を同じにしたおもりをアルミ蒸着膜とスペ ーサの上にのせて、重量を変えながら温度計測を行った。ス ペーサ Net と 9B12の一層の結果は似通っているが、おもりを 乗せるとはっきり結果が異なってきて、重量が重くなるほど Net 利用の断熱性能が高いことがわかった。本来、MLI は自重で すら熱輸送に大きな影響を与えると言われている中で、自重 以上の力を与えることが本来は工学的には避けたいことであ るが、今までの多くの送電専用断熱2重管では内管、冷媒及 びケーブルの自重が MLI に印加されている状況であるため、 その影響を調査するために行った実験でもある。

3. 実験結果とまとめ

以上の実験を通じて、MLI 自重も含めてスペーサ熱伝導に よる熱輸送を低減し、本来の輻射に熱輸送だけにするために は、光学的透過性の向上とスペーサにかかる重みを低減する ことが今後の断熱性能向上につながる。

謝辞

(株)栃木カネカからのサンプル提供及び石狩技組の支援 に感謝する。また、中部大・電気システムの川上真吾君、及び 研究員の岩田暢祐氏に感謝する。

- 山口他、「石狩プロジェクトでの断熱2重管での輻射 と熱伝導による熱侵入の分離」第94回2017年度春期 低温工学・超電導学会講演概要集3A-a03, p. 138.
- R. Byron Bird et al, Transport Phenomena, p. 447, 1960, John Willey & Sons, Inc.
- 3. 山口他、「石狩超電導直流ケーブルの断熱性能解析
 -1」第95回 2017 年度秋期 低温工学・超電導学会講 演概要集 3B-a03, p. 161.
- 山口他、「石狩超電導直流ケーブルの断熱性能解析-2」 第96回 2018 年度春期 低温工学・超電導学会講演概 要集 2P-p13, p. 133.
- 山口他、「石狩超電導直流ケーブルの断熱性能解析-3」 第 97 回 2018 年度秋期 低温工学・超電導学会講演概 要集 1D-a03, p. 49.

超伝導送電用低温配管を用いた異なる外管温度での熱侵入量測定 Heat leak measurement of the cryogenic pipe at different surface temperatures

渡邉 裕文, 竹内 徹, 三宅 克弥, 山口 作太郎(中部大)

WATANABE Hirofumi, TAKEUCHI Toru, MIYAKE Katsuya, YAMAGUCHI Satarou (Chubu Univ.)

E-mail: h_watanabe@isc.chubu.ac.jp

1. はじめに

超伝導送電では超伝導ケーブルを収める送電路として外 側と内側の管の間を真空引きして真空断熱とした低温配管が 用いられる。低温配管の低温側である内管への熱侵入は輻 射及び熱伝導により引き起こされるため、熱侵入量は外管の 温度に依存する。そのため、熱侵入量は配管が設置される環 境に依存すると考えられる。異なる環境に送電路を建設した 場合の熱侵入量を見積もるために、石狩プロジェクトに用いら れている低温配管を対象として熱侵入量の外管温度に対す る依存性を測定した。昨年度春の研究発表会では外管温度 -3 ℃から 30 ℃の範囲での測定結果について報告したが [1]、今回、外管温度 52 ℃までの範囲で測定を行ったのでそ の結果を報告する。また、輻射と熱伝導では侵入熱量の温度 に対する依存性が異なることから、測定データから輻射と熱伝 導の寄与を分離することを試みると共に、内管を支持するサ ポートからの熱伝導による熱侵入について計算を行ったので、 これらの結果についても報告する。

2. 熱侵入量測定及び伝導熱計算

実験に用いた低温配管の断面の模式図を Fig. 1 に示す。 外径 267.4 mm (250A)のポリエチレン被覆炭素鋼管を外管と して、外径 60.5 mm (50A)と 76.3 mm (65A)のステンレス鋼管 の内管が設置されている。65A の配管をケーブル管、50A の 配管をリターン管と呼ぶ。これらの配管には多層断熱材(MLI) が巻かれている。又、これらの内管は繊維強化プラスチック (FRP)により外管に対して支えられている。



Fig. 1 Schematic cross section of the cryogenic pipe.

昨年報告した外管温度-3 ℃から 30 ℃の範囲のデータは、 石狩回線 1(500 m)及び回線 2(1000 m)で測定した結果[2,3]、 並びに 12 m のテスト用配管で測定した結果である [4]。テス ト用配管を用いた実験では熱侵入量に比例する蒸発窒素ガ ス流量から熱侵入量を求めたのに対し、石狩の施設を用いた 実験では循環する液体窒素の上昇温度と流量から熱侵入量 を求めた。今回、テスト配管を用い、外管温度 30 ℃から 52 ℃の間で前回のテスト配管を用いた測定と同じ方法を用 い熱侵入量を測定した。但し、前回は外管温度は室温であり コントロールしなかったのに対し、今回はヒーターと温度調節 器により任意の温度に設定しコントロールを行った。 断熱配管の内管を構造的に支持する FRP を通じた熱伝導 による熱侵入量について、テスト配管のサポート構造を対象と して計算を行った。計算は CAE ソフトウエアである ANSYS を 用い、有限要素法により行った。熱伝導率として NIST の推奨 値[5]を用いた。境界条件は接触熱抵抗を考慮するのは困難 なため、低温側 77 K、高温側 300 K の温度一定として計算を 行った。

3. 熱侵入量の測定結果と伝導熱の計算結果

外管温度に対する熱侵入量の測定結果を Fig. 2 に示す。 -3 ℃においてケーブル管 0.82 W/m、リターン管 0.46 W/m 程度であった熱侵入量は、外管温度の上昇につれて増加し、 測定した外管の温度領域でケーブル管は 0.45 W/m、リター ン管は 0.48 W/m ほど大きくなっている。測定結果は滑らかな 曲線上にほぼ乗っている。又、ケーブル管への熱侵入量はリ ターン管への熱侵入量よりも 1.5 倍ほど大きい値を示している。

サポートを介しての熱伝導による熱侵入量の計算結果は配管1mあたりに換算すると、ケーブル管0.355W/m、リターン管0.130W/m、合計0.485W/mであった。接触熱抵抗を無視した計算のため、大きめの値の可能性があるが、配管の全熱侵入量の測定値と比較して、無視し得ない大きさになる可能性があることが分かる。

実験結果と計算結果についての詳細は当日報告する。



Fig. 2 Heat leak to the outer pipe temperature.

- H. Watanabe, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 96 (2018) p.140
- H. Watanabe, et al.: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 171 (2017) 012116
- H. Watanabe, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 27 (2017) 5400205
- H. Watanabe, et al.: Physics Procedia, Vol. 67 (2015) pp.239-244
- https://trc.nist.gov/cryogenics/materials/ materialproperties.htm

HTS DC 送電システムの端末クライオスタットの最適化について Optimization of Termination Cryostat for HTS DC Power Transmission System

<u>イワノフ ユーリ</u>, 渡邉 裕文, 筑本 知子, 神田 昌枝, 井上 徳之, 高野 廣久, 岩田 暢祐, 山口 作太郎(中部大) <u>IVANOV Yury</u>, WATANABE Hirofumi, CHIKUMOTO Noriko, KANDA Masae, INOUE Noriyuki, TAKANO Hirohisa,

IWATA Yosuke, YAMAGUCHI Satarou (Chubu University)

E-mail: ivanov@isc.chubu.ac.jp

1. Introduction

An important component of any superconducting power transmission cable system is termination cryostat (terminal). The terminal provides transition between cryogenic and room temperatures. In addition to the electrical connection provided by the current leads, refrigerant (usually liquid nitrogen) is also circulated through the terminal to cool the superconducting cable. Moreover, the signal wires pass through the terminal walls. Given the fact that superconducting devices are designed for high current, metal current leads have a large cross section and are therefore powerful thermal bridges. Consequently, taking into account the need to provide highquality thermal and electrical insulations, the terminals are the most difficult parts of the superconducting line in terms of creating an optimal design. As far as the number of HTS lines is small, terminals are designed individually for each project.

2. On the design of terminals for Ishikari project

The key components of the terminal are current leads. The cross-section area of the current lead should be as large as possible to reduce the electrical resistance. However, as the cross-section increases, the heat flow into the cryogenic zone also increases. Since there is a strong correlation between the thermal and electrical conductivities of metals known as the Wiedemann-Franz law, for a particular operating current there is an optimal ratio of length to the cross-sectional area, at which the heat flux becomes minimal.



Fig. 1. General view of termination cryostat in Ishikari.

There are many designs of cryogenic current leads, but in any case, the Wiedemann-Franz law limits their efficiency. The minimum heat inleak is approximately 45 W/kA. An alternative method is the utilization of current lead with builtin Peltier element. Conducting transport current Peltier element operates in heat pump mode and prevents the penetration of heat inside the cryogenic device. Experiments show that the use of Peltier current leads (PCLs) lead to a decrease in heat inleak by about 30%. One more factor that reduces the efficiency of HTS DC lines is imbalance in the currents. It is associated with the presence of electrical resistance at the soldered connections of the superconducting tapes. These resistances are very low but against the background of zero resistance of the rest of the superconductor, they determine the individual currents in tapes and introduce essential nonlinearity into the dependence of these currents on the total current. The unique feature of the Ishikari project is the installation of the individual PCLs for each of the cable's HTS tapes. The resistances of PCLs are relatively large and have little variation from sample to sample. The introduction of these resistances in the circuit causes the equalization of currents in the cable tapes.

3. Optimization of terminals

The size of the terminal is determined mainly by the parameters of the HTS cable (rated voltage, number of HTS tapes) and the design of the current leads. The disadvantage of PCL's approach is the need to use a large number of feedthroughs and individually cooled PCLs, for mounting of which a large diameter flanges are required. Reducing the size of these flanges will reduce the overall size of the terminal. This will reduce not only the price of the installation, but also the heat load. Furthermore, an additional economic effect will give some reduction in the size of the machine building.

Since the potential difference between the HTS tapes in the cable is small, it is possible to significantly reduce the insulating interval between adjacent feedthroughs and PCLs. However, it will be impossible to connect manually feedthroughs and PCLs to the braided wires using bolts. Instead, it is necessary to consider the possibility of using high-current plugs, the connection of which does not require much mechanical force and space and can be done with one hand. Due to this, the diameter of the flange with feedthroughs can be reduced at least two times.

The size of the outer flange depends on the diameter of the water-cooled jackets of the PCLs. Consequently, the method of PCL cooling should be revised. In the simplest case, the upper copper lead of the PCL can be made in the form of tube through which cooling water flows. In such a situation, the alteration of the core part of the PCL will not require.

References

- S. Yamaguchi el al.: Proc. 16 Int. Cryo. Eng. Conf. / Int. Cryo. Mater. Conf. (1996) 1159–1162
- H. Okumura et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond. 7 (1997) 715-718
- S. Yamaguchi et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond. 25 (2015) #5402504
- Y. Ivanov et al.: Mater. Today. Proc. 5 (2018) 10408– 10412

自己焼結 ex situ 法による MgB2 バルク・線材の作製

Fabrication of self-sintered *ex situ* MgB₂ bulks and wires <u>中西 健太</u>,山本 明保(東京農工大学) <u>NAKANISHI Kenta</u>, YAMAMOTO Akiyasu (TUAT) E-mail: s180397y@st.go.tuat.ac.jp

1. はじめに

MgB₂超伝導体は金属系として最高の臨界温度(T_c = 39 K) を持つため、冷凍機冷却による 20 K 近傍での応用が期待さ れている。MgB₂線材は金属シースの中に原料粉末を充填し、 冷間加工を施して長尺化する PIT(Powder-In-Tube)法や、 IMD 法等により作製される。PIT 法には、原料に Mg と B の混 合粉末を用いる *in situ* 法と、既成の MgB₂ 粉末を用いる *ex situ* 法がある。*in situ* 法では、Mg 溶融時に生じる空隙のため 密度が低くなる一方、*ex situ* 法では自己焼結により *in situ* 法 と比較して高密度で均一な組織が得られる可能性がある。*ex situ* 法 MgB₂線材の臨界電流密度(f_c)の向上には、結晶粒間 の結合性を高めること、原料粉末の粒表面に存在する絶縁不 純物層を無くすことが重要な課題である[1]。

本研究では、比較的低い焼結温度でも自己焼結が生じる ex situ MgB2線材の開発に向けて、低温焼結でも優れた特性 が得られる原料 MgB2粉末の検討を目的とした。自製 MgB2粉 末にボールミルを施した原料粉末の特性を評価するため、短 尺線材としてバルクを作製し、構造・超伝導特性を評価した。

2. 実験方法

<u>原料 MgB₂ 粉末の作製</u> MgとBを1:2のモル比で混合した 粉末を、2種の反応条件(600℃, 120 h; 900℃, 2 h)で反応さ せることで原料 MgB₂ 粉末を合成し、それぞれに、回転数 150 rpm、回転時間 0-30 h の条件でボールミルを施した。

<u>MgB₂ バルクの作製</u> ex situ PICT(Powder-In-Closed-Tube) 法により短尺線材型バルクを作製した。SUS 管中に原料粉末 を充填、一軸プレスの後、熱処理(700-900℃, 24 h)を施した。 評価 体積と質量から試料の密度を、X線回折により構成相と 軸長を、SEM・EDX により微細組織・化学組成を、SQUID VSM により磁化率、 T_c 、 J_c を、PPMS により電気抵抗率、臨界 磁場、コネクティビティを評価した。

3. 結果と考察

種々の条件でボールミルを施した原料 MgB₂ 粉末の XRD パターンを Fig. 1 に示す。反応条件の異なる 2 種の原料粉末 はともにほぼ単相の MgB₂ であり、ボールミル時間が長くなると 半値幅が増加することから MgB₂ 粒の微細化が示唆された。

これらの原料粉末を用いて作製したバルク試料における a 軸長の焼結温度依存性を Fig. 2 に示す。原料粉末に対して ボールミルを施していない場合、焼結温度によらず a 軸長の 変化は確認できなかった。ボールミルを施した原料粉末を用 いた試料では、焼結温度が高くなるにつれて a 軸長は短くな り、その傾きはボールミル時間が長いほど大きくなることがわ かった。また、600℃で反応合成した原料粉末を用いた試料 では 900℃で反応合成した場合と比較して、ボールミルを施 すことによる a 軸長の短縮がより顕著であった。a 軸長の短縮 はボールミル時に導入される炭素置換に由来すると考えられ、 原料粉末の反応条件により炭素置換量が異なることが示唆さ れた。

MgB2バルクの20K、自己磁場下と3T下の」。の焼結温度 依存性をFig.3に示す。600℃で反応合成した原料粉末を使 用した場合は短時間のボールミルで高い」。が得られ、焼結温 度を800℃とした場合でもし。の大きな低下はみられなかった。 一方で、900℃で反応合成した原料粉末を使用した場合は、 長時間のボールミルにより、900℃で焼結した試料で高い」。が 得られたが、焼結温度の低下による *L*の低下が大きかった。 焼結温度 800℃では、反応条件(600℃, 120 h)、ボールミル時 間 10 hの原料粉末を用いて作製した試料において、自己磁 場下で 3.9×10⁵ A/cm²、3 T 下で 9.7×10⁴ A/cm²の *L*が得 られており、より低温での焼結も可能であると期待される。



Fig. 1 XRD patterns of the starting MgB_2 powders with different ball-mill conditions: (Left) reaction synthesis at 600°C, (Right) reaction synthesis at 900°C.



Fig. 2 Sintering temperature dependence of a-axis length for the MgB₂ bulks prepared from various starting powders.



Fig. 3 Sintering temperature dependence of critical current density J_c under 0 and 3 T at 20 K for the MgB₂ bulks prepared from various starting powders: (Left) reaction synthesis at 600°C, (Right) reaction synthesis at 900°C.

参考文献

 H. Tanaka, A. Yamamoto, J. Shimoyama, H. Ogino and K. Kishio, *Supercond. Sci. Technol.*, 25 (2012), 115022

金属粉末添加による ex situ 法 MgB2線材の焼結温度の低下 Reduced sintering temperature of ex situ processed MgB2 tapes by metallic powder addition

<u>藤井 宏樹</u>,北口 仁(NIMS) <u>FUJII Hiroki</u>, KITAGUCHI Hitoshi (NIMS) E-mail: fujii.hiroki@nims.go.jp

1. 序

MgB2 超伝導体の特長の一つに軽量性があるが、Al をシ ース材として線材を作製するには、線材の加熱処理温度をAl の融点以下に低下させることが必要である。ex situ 法 MgB2 線材に於いては、粒間結合改善のために通常 900°C 以上の 加熱処理を線材に施すが、予め充填粉を粉砕処理すると、焼 結温度(*T*sin)は 700°C 前後に低下する。Al シースの使用には 一層の低下が必要であり、本研究では充填粉に金属粉末を 添加して *T*sinの低下を試みた。

2. 実験

市販 MgB2 粉に金属粉末 Mを MgB2: M=100: x (M=Bi, In, Sn)のモル比で混合し、所定量の混合粉末を 350rpm で 100 時間粉砕処理した。これらの粉末を充填粉として、 Powder-in-tube(PIT)法で Fe シース線材を作製し、Ar ガス気 流中、種々の温度で 5 時間加熱処理を施した。こうして得ら れた試料の組織や超伝導特性の評価を行った。

3. 結果と考察

x = 0、即ち無添加の場合、最適加熱焼結温度(T_{opt})は 680–710°C であり、4.2K、10T での J_c 値は 180–190A/mm² であった。 T_{opt} は、M = Bi, In 添加では顕著な低下が見られなかったのに対して、Sn 添加では、Fig. 1 に示すように、x = 3の添加量で 100°C ほどの低下が見られた。

Topt 以下では、Tsin の低下に伴って Jc 値は減少するが、温 度低下に対する Jc 値の減少率(dJc/dTsin)は、添加元素に関わ らずほぼ同じであった。即ち、Bi, In 添加試料では、無添加試 料と同程度に減少したのに対し、Sn 添加では、Fig. 1 に示す ように、Topt の低下分相当のおよそ 100°C、低温側にシフトし た曲線を示し、500°C での焼結では 100A/mm²前後の Jc 値が 得られた。これは無添加試料と比較してほぼ 2 倍に相当する 値であった。

これらの線材のコア層の磁化測定を行うと、添加の有無、 及び添加元素の種類に関わらず、 T_{sin} の低下と共にその T_c は 低下し、 $M = Sn \circ x = 1.5$ では、 $29K(T_{sin} = 680^{\circ}C)$ から14 $K(T_{sin} = 350^{\circ}C)$ となった。一方、添加による T_c の低下は見られなかっ た。即ちSn添加試料では、無添加試料やBi及びIn添加試 料と比べて、 T_{opt} の低下によって T_c が低下することとなる。

Fig. 2 に、無反射板を用いて測定した x=0 及び x=3 (M=Sn)の粉砕処理粉末の XRD 図を示す。 x=0と比較すると、添加試料では $2\theta = 23$ °付近にハロー図形が見られ、このブロードなピークの積分強度は xの減少に伴い小さくなった。故にこのピークは、Sn 添加による非晶質相や Mg₂Sn などの微結晶相の存在を示唆するものと考えられる。このようなハロー図形は他の添加元素でも見られたが、Sn 添加試料に於いては、これら非晶質相などの第三相が T_{opt} の低下をもたらしたものと考えられる。



Fig. 1 J_c values at 4.2 K and 10 T as a function of sintering temperature (T_{sin}) for the ex situ processed tapes using MgB₂ powders with Sn addition milled at 350 rpm for 100 h. The addition amount is *x* in MgB₂ : Sn = 100 : *x* in molar ratio. The measurements were performed in a magnetic field applied parallel to the tape surface.



Fig. 2 XRD patterns of as-milled powders of MgB₂ with Sn addition with x = (a) 0 and (b) 3 in MgB₂ : Sn = 100 : x. The milling condition was 350 rpm for 100 h. XRD peaks assigned to MgB₂ are indexed and those to MgB₄ and WC are denoted by rhombus and circles, respectively. A broad peak around $2\theta = 23^{\circ}$ is observed for x = 3, as indicated by an arrow.

Status of MgB₂ superconducting wires at Sam Dong Co., Ltd. in Korea

CHOI Jun Hyuk, LEE Dong Gun (Sam Dong Co., Ltd.);

MAEDA Minoru, CHOI Seyong (Kangwon National University); KIM Jung Ho (University of Wollongong)

E-mail: jhchoi@samdongkorea.com

1. Introduction

Magnesium diboride (MgB₂) superconducting wire has attracted more attention for various applications due to its high critical transition temperature (39 K) and relatively facile manufacture [1]. Over the past few years, many studies have been made for specific 1.5 T magnetic resonance imaging (MRI) [2], superconducting transmission cable, and superconducting magnetic energy storage (SMES) [3]. For this, a km-scale length MgB₂ wire is mandatorily required with superior superconducting properties and microstructural homogeneity along the rolling direction. In this paper, we will introduce the status of customized MgB₂ wires in Sam Dong Co., Ltd., Korea.

2. Sam Dong Co., Ltd

Sam Dong Co., Ltd. firstly produced an oxygen free high conductivity (OFHC) copper and metal based functional material in 1977, and has been leading company in the past 40 years. Since 2014, we have been developed various MgB_2 superconducting wires to satisfy customer demands. In 2017, we successfully manufactured a multifilament MgB_2 superconducting wire by using powder-in-tube method and its electromagnetic performance was comparable to the commercially available MgB_2 wires in the market, even costeffectiveness. A cross section of the $18+'1'Cu MgB_2$ superconducting wire is shown in Fig. 1. The specifications are listed in Table 1.



Fig. 1. Cross sectional view of 18+ '1' Cu ${\rm MgB}_2$ superconducting wire

3. Results and Discussion

Magnetic field dependence of the MgB₂ superconducting wires were measured at the University of Wollongong, Australia, with respect to wide ranges of operating temperatures (4.2–30K). The transport critical current of MgB₂ wires (without any dopant) were evaluated using the standard four probe method with the criterion of 1 μ V/cm. As shown in Fig. 2., critical current densities at 3 T were estimated to be 2x10⁵ A/cm² at 4.2 K and 1.5x10³ A/cm² at 20 K, respectively. With our great effort, the MgB_2 superconducting wire manufactured in Sam Dong showed excellent performance toward practical applications.



Fig. 2. Magnetic field dependence of critical current (I_c) and critical current density (J_c) for 18+ '1' Cu MgB₂ superconducting wire at the operating temperature of 4.2 to 30 K.

Table 1. Specifications	of 18+'	'1'	$Cu MgB_2$	supercon	ducting	wire
*						

	Parameters	Specifications			
	Diameter	0.83 mm ^Φ			
		External	Monel		
Materials	Inner	Cu			
		Barrier	Nb		

Acknowledgment

This research was financially supported by the Ministry of SMEs and Startups (MSS), Korea, under the "Regional Specialized Industry Development Program (R&D, R0004502)" supervised by the Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT).

References

- [1] J.H. Kim et al., Appl. Phys. Lett. 92, 042506 (2008)
- [2] D. Patel et al., Sci. Rep. 7, 43444 (2017)
- [3] T. Hamajima et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. 22, 570170 (2012)

ステンレス鋼シース PIT 法 MgB2 細線への中間焼鈍の効果

Effect of intermediate annealing for PIT processed MgB_2 thin wires sheathed with stainless steel

小島 寛航, 小黒 英俊, 山田 豊(東海大) <u>KOJIMA Hirokazu</u>, OGURO Hidetoshi, YAMADA Yutaka (Tokai Univ.) E-mail: 9BAJM015@cc.u-tokai.ac.jp

1. はじめに

MgB₂は39Kという高い臨界温度を有することから、液体水 素温度(20K)においての利用が期待されている超伝導体であ る。その中で、液体水素液面計への応用が報告されている[1]。 この時、熱負荷を少なくする観点で、細い線材が求められて おり、これまでにステンレスシースやCu-Niシースの0.1 mm の細線が製作されてきた[2]。ところが、この細線の製作には、 大きな加工度が原因となる、加工硬化による線材の破断が頻 繁に起こることが問題であり、新規作成が困難な状況に陥っ ている状況である。

このため、液体水素液面計として利用するための MgB₂ 細線の作製方法の確立を目指し、Powder in Tube 法(PIT 法)を用いて直径 0.1 mm の MgB₂線材を作製することを目的として実験を行なった。本報では、線材作製時におけるステンレス鋼シース材への中間焼鈍の効果、および、作製した MgB₂線材の 4.2 K における超伝導特性について報告する。

2. 実験方法

Fig. 1 に、PIT 法による MgB₂線材の作製方法を示す。事前 に、シース材である外径 1.0 mm、内径 0.6 mm のステンレス鋼 管(SUS304)に対し、真空中、900°C x 1 h の条件で焼鈍を行 った。原料は、MgH₂ 粉末と amorphous B 粉末に、10%SiC 粉 末を添加した粉末を使用した。これを混合した後に、ステンレ ス鋼管に充填し、直径 0.6 mm、長さ 15 mm の銅線を両端に 挿入した。これをスウェージング加工によって先端を細く加工 した後にダイスによる線引き加工を行い、伸線を行った。線引 きを繰り返し、直径が 0.4 mm となった時点で、事前焼鈍と同 条件にて中間焼鈍処理を行った。その後、同様にして直径 0.1 mm まで線引き加工を行った。加工後の線材は、Ar ガス 雰囲気中で 630℃×10 hで熱処理した。



Fig. 1 The in-situ powder-in-tube process with intermediate annealing for MgB_2 thin wires sheathed with stainless steel.

3. 実験結果および考察

細線作製開始当初は、過去の文献[2]など参考に、ステン レス鋼シース材に事前焼鈍を行わず、購入時のままで線引き を行っていた。しかし、この方法ではスウェージング加工およ び線引き加工によってステンレス鋼シース材が硬化し、破断 が多くなり、目的の線径まで加工する事が出来なかった。その ため、線引きを容易にする目的で、事前焼鈍を導入した。し かし、事前焼鈍したシース材でも直径 0.4 mm 付近になると破 断が再発し、目的の線径は得られなかった。また、破断によっ て液面計として利用するために必要な長さ(20 cm 以上を想 定)を得られないことが考えられた。

ここで、事前焼鈍前後および直径 0.4 mm 時点でのシース 材のビッカース硬さを測定した結果、焼鈍前で H_v 470、焼鈍 後で H_v 250、直径 0.4 mm 時点で H_v 420 となった。これは、 H_v 470 以上で断線が起こりやすいことを示している。そこで、 断線を防ぐために線材への中間焼鈍処理を導入した。中間 焼鈍処理を行ったことで線引きが容易になり、最終的に目的 の直径 0.1 mm まで加工する事ができた。

作製した線材に実験方法に示した熱処理を行い、冷凍機 を用いて 20 K における線材の電気抵抗を測定した結果、超 伝導転移は見られなかった。この原因として、中間焼鈍処理 温度が MgB2の生成温度以上であることから、中間焼鈍時点 でMgB2が生成され、その後の線引き加工によってMgB2同士 の結合が破壊されたことなどが考えられる。この線材を東北大 学金属材料研究所強磁場センターにおいて 4.2 K に冷却し、 臨界電流を測定した。Fig.2 に MgB2 細線の I-V 特性を示す。 この結果から臨界電流が 4.2 K において 5 μA 以下であること が分かった。



Fig. 2 Current-voltage characteristics of the MgB_2 thin wire at 4.2 K.

謝辞

本研究は、東北大学金属材料研究所強磁場超伝導材料 研究センターの課題の一部として行われた。また、本研究は、 東海大学総合研究機構「研究奨励補助計画」の支援を受け、 実施したものである。

- 1. K. Kajikawa et al., Physics Procedia 00 (2011) 1-6
- Y. Yamada et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 22 (2012) 6200304

REBCO-CC の低温接合における KOH 供給方法の検討

Investigation of KOH supply method for low-temperature superconducting joints of REBCO-CCs

<u>舩木 修平</u>(島根大);宮地 優悟(島根大,学振特別研究員 DC);高田 綾,畠田 菜月,山田 容士(島根大)

FUNAKI Shuhei (Shimane Univ.); MIYACHI Yugo (Shimane Univ., JSPS Research Fellow);

TAKATA Aya, HATADA Natsuki, YAMADA Yasuji (Shimane Univ.)

E-mail: s-funaki@riko.shimane-u.ac.jp

1. はじめに

REBCO 超電導線材(REBCO-CC)は一度の製造長に限界 があること、また運搬時の重量規制があることから、利用現場 において REBCO-CC 同士、または異種の超電導線材との低 抵抗接合もしくは超電導接合が必要不可欠とされる.しかしな がらこれまで提案された手法は、高温の接合熱処理時に生じ る REBa₂Cu₃O_y (RE123)相の酸素欠損を補うためのアニール が必要であることから、利用現場で施工可能な装置、環境、 工程における接合技術の確立が必要である.

これまで我々は、水酸化物による REBCO の低温合成反応[1-3]を利用し、接合熱処理温度を低下させることで、後アニール処理を不要とする超電導接合技術の開発を進めてきた.そして、REBCO-CC 間に EuBCO 原料の圧粉体を挟み、マッフル炉内において 525°C の水酸化カリウム(KOH)蒸気中で12hの熱処理を行うことで、低温合成反応によって T_c~60Kの超電導接合に成功した[4].本研究では、接合界面の均質性向上を目的とし、接合部内の合成過程の詳細な評価、並びに KOHの供給方法、及び用いる REBCO 原料の検討を行った.

2. 実験方法

 Eu_2O_3 -Ba O_2 -CuO 粉末, Eu_2O_3 -Ba CuO_2 -CuO 粉末, $EuBa_2Cu_3O_y$ -CuO 粉末を金属モル比が Eu: Ba: Cu = 1:2: 3 もしくは 1:2: 4 となるように秤量・混合し,油圧プレス機で約 20 MPaの圧力を印加し厚さ 0.2 mmの圧粉体を作製した.本研究では、この圧粉体を,保護層を除去した GdBCO-CC間に挟んで KOH 蒸気中で 525°C で 2 ~ 24 h 加熱した従来の接合試料のほか、圧粉体のみを KOH 蒸気中で 525°C で 2 ~ 24 h 加熱した試料, KOHを混合した圧粉体を加熱した試料を作製した.

3. 結果及び考察

金属モル比が Eu: Ba: Cu = 1:2:4の EuBa₂Cu₃O₀ CuO 粉末から作製した圧粉体を挟んで熱処理した GdBCO-CC 接合試料は,機械的な接着は得られなかった. 図 1 に KOH 蒸気中で熱処理時間を変えて作製した GdBCO-CC 接合試料における,接合内部の圧粉体の XRD 測定結果を示す.熱処理前はEu123 + CuO相であった圧粉 体が,2h以上の熱処理でEu₂Ba₄Cu₇O_{15-δ} (Eu247)相に変化 した. さらに, 24hまで熱処理時間を伸ばしても Eu247 相が安 定して得られることがわかった.また,図2に接合試料におけ る, 接合内部の GdBCO-CC の XRD 測定結果を示す. 図より, 2h以上の熱処理でGd123相がGd247相と微量なGd124相 に変態したことがわかった.以上の結果から,GdBCO-CC 接 合試料の T。低下の要因は, KOH 雰囲気において RE247 相 が生成されたためだと考えられる.一方, 圧粉体のみを KOH 蒸気中で熱処理した場合は、より高酸素雰囲気で安定とされ る Eu124 相が主に生成された.これは、接合内部が擬似的に 低酸素分圧となっていることを示唆する. RE-Ba-Cu-O は低 酸素雰囲気で RE123 相が安定であることから, 接合圧力を高 くすることで、T.の高い RE123 相による超電導接合が期待で きる.



Fig.1 XRD patterns of as-pressed pellet and heated pellets in the GdBCO-CCs as a function of heating time



Fig.2 XRD patterns of as-Ag-removed GdBCO-CC and heated GdBCO-CCs as a function of heating time

謝辞

本研究の一部は, JST, 未来社会創造事業, JPMJMI17A2 の支援を受けたものである.

- 1. S. Funaki, et al.: Physics Procedia, Vol. 27 (2012) p. 284
- 2. Y. Miyachi, et al.: Physics Procedia, Vol. 65 (2015) p. 129
- 3. L. N. Marquez, et al.: Chem. Mater., Vol. 5 (1993) p. 761
- S. Funaki, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 97 (2018) p. 143

Bi-Pb-Sn はんだを利用した Bi2223 線材とNbTi 線材の超伝導接合 Superconducting joints between Bi2223 and NbTi wires using Bi-Pb-Sn solder

<u>井上</u>和朗, 渋谷 直哉, 松本 凌, 小林 賢介, 内田 公, 西島 元, 竹屋 浩幸, 北口 仁, 高野 義彦(NIMS) <u>INOUE Kazuo</u>, SHIBUYA Masachika, MATSUMOTO Ryo, KOBAYASHI Kensuke, UCHIDA Akira, NISHIJIMA Gen, TAKEYA Hiroyuki, KITAGUCHI Hitoshi, TAKANO Yoshihiko (NIMS) E-mail: INOUE.Kazuo@nims.go.jp

1. はじめに

2014年に開発された 1020 MHz (24 T) 核磁気共鳴装置 の超伝導磁石には,最内層コイルに Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀ (Bi2223)が用いられたが,NbTi-Bi2223 超伝導接合技術が 確立しておらず,永久電流運転ではなかった。我々は,Bi-Pb-Sn はんだに超伝導線材をシースごと挿入して接合する in-situ シース溶融法を考案し,NbTi-Bi2223 の接合に取り組 んできた[1]。NbTi 線材のはんだ接合技術は確立しているも のの,NbTi と Bi2223 の異種接合技術を確立するためには, Bi2223 のはんだによる良好な超伝導接合条件を見出すこと が急務である。前回,Bi2223 線材の根元がはんだにより腐食 して機械的強度が劣化する問題を Bi2223 線材の外側に Ni 合金の補強材が備わった住友電工製 DI-BSCCO type HT-NX を用いることで,根元腐食の問題を解決した[2]。今回, はんだ組成を広範囲に変えた試料を作製し,電流-電圧(I-V) 特性評価や接合界面の組織観察を行った。

2. 実験方法

Bi, Pb, Sn の原材料を所定のモル比で計量, 混合し, 真 空引きした石英管中で加熱溶融することで超伝導はんだを合 成した。Bi-Pb-Sn はんだと Bi2223 線材(type HT-NX, 住友 電工)をガラス坩堝中に充填し, 電気炉中で 400°C, 1h 及び 4h, 加熱溶融し接合処理を行った。液体ヘリウム中で, 4 端子 法による I-V 測定から自己磁場下での臨界電流値(L)を見 積もった。 I_c は, 基準電圧 1 μ V で定義した。また, はんだ接 合部を研磨し SEM による接合界面の断面観察を行った。

3. 結果と考察

Fig.1 にはんだ組成を変えて 400℃で接合した試料の *I*.分 布を示す。Pb が 30~70%、Sn が 20%以下, Bi が 20~50%の組 成領域で概ね *I*。が 190A 以上となった。これは、8K 以上の *T*。をもつ Pb-Bi 超伝導相が主相であるためと考えられる。

Fig.2 にはんだ組成の異なる 3 試料の I-V 特性を示す。3 試料とも数 nΩの有限抵抗を生じるが、Pb 濃度が低くなるにつ れ、100A 以下の領域では、抵抗は小さくなる傾向にある。 FE-SEM による接合界面付近の断面観察からは、Bi2223 フィ ラメントとはんだ界面に沿って、Pb を主成分とする化合物が存 在し、Pb 濃度が高い試料ほど厚いことが分かっており、観測 される抵抗との何らかの関係が推察される。

有限抵抗が最も小さい Pb 20at%、Sn 30at%, Bi 50at%の組 成はんだで接合した試料の I-V 特性を Fig.3 に示す。本測定 においては、はんだ本体にも電圧端子を設置し、+ 側と- 側 の Bi2223-はんだ間の I-V 特性を各々個別に評価した。+ 側 は、低電流から有限抵抗が生じているが、- 側は、130A 付近 まで測定感度内でゼロ抵抗を示した。今後、各々の接合界面 の組織観察を行い、Bi2223 の I-V 特性のばらつきの原因を 究明し、最適化することができれば、接合試料全体のゼロ抵 抗を実現できる可能性があることを示唆している。

謝辞

本研究は JST 未来社会創造事業 JPMJMI17A2の支援を 受けたものである。



Fig.1 I_c distribution map for samples joined at 400°C



Fig.2 I-V curves of the joint using several PbSnBi solders



Fig.3 I-V curves of the joint between each Bi2223 and solder

- R. Matsumoto et al.: Appl. Phys. Express Vol. 10 (2017) p.093102
- Y. Takano, et al.: Abstracts of CSSJ Conference, Vol. 97 (2018) p.3

磁気顕微法による NbTi-Bi2223 超伝導接合の局所臨界電流分布評価 Characterization of Local Critical Current Distribution for NbTi-Bi2223 Superconducting Joint Based on Magnetic Microscopy

<u>呉 澤宇</u>, 東川 甲平 (九大); 松本 凌, 高野 義彦 (NIMS); 木須 隆暢 (九大) <u>WU Zeyu</u>, HIGASHIKAWA Kohei (Kyushu Univ.); MATSUMOTO Ryo, TAKANO Yoshihiko (NIMS); KISS Takanobu (Kyushu Univ.) E-mail: z.wu@super.ees.kyushu-u.ac.jp

1. はじめに

NMRなどの高磁界マグネット応用において、さらなる高磁 界化の可能性を求めて酸化物系高温超伝導線材の適用が 期待されている。一方、これらの応用には永久電流モード運 転が求められるため、従来の金属系低温超伝導線材と酸化 物系高温超伝導線材の超伝導接続の開発が必要となってい る。この一例として、NbTi-Bi2223超伝導接合技術である in-situシース溶融法が提唱され、四端子法により超伝導接合 の臨界電流(L)が評価されている^[1]。ただし、永久電流モード 運転では四端子法による計測が困難な低電界領域の特性が 重要となるため、当該領域における特性制限因子の解明が 不可欠となる。そこで本研究では、磁気顕微法により低電界 領域の超伝導電流の可視化を行うことに挑戦した。

2. 実験方法

試料は、PbSnハンダを介したNbTi-Bi2223 接合である。Fig. 1 に示すように、接合部を厚さ 1.68 mm で切り出し、その面を 磁気顕微法により観測することを試みた。具体的には、同サ ンプルを5Kにまで冷却し、外部磁界印加時の試料直上の磁 界分布を計測することで、接合部の超伝導電流を可視化し た。

3. 結果と考察

外部磁界印加後の残留磁界分布を測定したものをFig. 2(a)に示す。 試料内に磁束が捕捉されている様子が得られて いる。Biot-Savart則の逆問題を解くことにより、電流密度ベクト ルを評価した結果をFig. 2(b)に示している。主にハンダを流 れる磁化電流がNb-Ti線材を通過していることがわかり、Nb-Ti 線材とハンダの接合は良好であると考えられる。一方、磁化 電流はBi-2223線材の部分で弱くなっていることがわかる。全 体的に試料中心部の磁化電流密度が小さいが、これは残留 磁界の強度が高いことによるJcの低下であることを疑い、残留 磁界の他に10 mTと20 mTの外部磁界を印加した条件でも評 価を行った。この時に試料が同じ磁界強度を感じている部分 だけを取り出したものをFig. 3に示している。それらを再構成し たFig. 3(d)を見ると、ハンダの領域はほぼ同程度のJ。を有して いるが、Bi-2223線材の部分でやはりJ。が低くなっている様子 がわかる。以上のように、本評価手法によって超伝導接合部 の詳細な現象を把握することができ、本ハンダによる接合の 場合には特性制限部がBi-2223フィラメント付近によるもので あることが初めて分かった。このような特性制限部の場所の特 定は、今後のプロセスの改善に大きく貢献できるものと期待で きる。

謝辞 本研究は、JST 未来社会創造事業 JPMJMI17A2 の支援を受けて実施したものである。

参考文献

[1] R. Matsumoto et al., Appl. Phys. Express, 10, 093102 (2017).







Fig. 2. (a) distribution of measured magnetic field, B_z , in the remanent state at 5 K, and (b) the corresponding distribution of current density, *J*. The position of the Nb-Ti wire and Bi-2223 tape are shown by red circle and blue rectangle, respectively, inside the *J* map.



Fig. 3. Distribution of critical current density, J_c , at ~12 mT: (a) remanent state, (b) 10 mT, (c) 20 mT, and (d) reconstructed J_c map with the positions of the NbTi wire and Bi2223 tape.

はんだ複合材料の合成

Development of New Solder Composites

社本 真一, 伊藤 孝, 保田 諭, 藤村 由希, 近藤 啓悦(原子力機構)

<u>SHIN-ICHI Shamoto</u>, TAKASHI U. Ito, SATOSHI Yasuda, YUKI Fujimura, KEIETSU Kondo (Japan Atomic Energy Agency) E-mail: shamoto.shinichi@jaea.go.jp

1. はじめに

はんだは元々共晶点金属間化合物であり、複合材料の典型例である。以前は鉛フリーのはんだが積極的に開発され、 銀など高価な元素を減らしたはんだの開発[1]や、Ni添加により接合界面の亀裂の低減[2]など、はんだならではの問題解決の技術開発がなされてきた。一方で、さらに複雑化したはんだ複合材料の研究として、低融点・高融点はんだの複合材料の開発[3,4]、カーボンナノチューブ(CNT)・はんだ複合材料の開発[5]などその用途に応じて、様々な複合材料はんだが企業を中心として活発に研究開発されている。我々は超電導線材の低抵抗接続用のはんだとして、カーボンナノチュ ーブ・はんだ複合材料および、超電導体・はんだ複合材料の合成を行ったので、報告する。

2. 実験方法および結果

CNT も超電導材料も、通常、はんだとの濡れ性は良くない。 特に CNT は、濡れ性改善のため、化学処理を行う必要があ る。ここでは、日本ゼオン社製品 ZEONANO ® SG101 VACNT (直径 1-5 nm、比表面積 800m²/g)を用いて、硝酸 水溶液中で10分間の超音波処理を行った[6]。その後、超音 波半田こて(SUNBONDER USM-IV、黒田テクノ(株))を用い て、鉛ベースのはんだ、セラソルダ-#186(Pb40Sn60 系 Zn、 Sb、Al、Ti、Si、Cu 添加)を用いると混ざり、複合材料となること がわかった(Fig. 1(d))。また超電導材料として、Nb₃Sn(Fig. 1(a), YBa₂Cu₃O₇ (Fig. 1(b)), Bi₂Sr₂CaCu₂O_{8+v} (Fig. 1(c)), MgB₂について、無処理で超音波半田こてを用いたところ、 MgB2以外では混ざり、複合材料となることがわかった。この時、 濡れ性ははんだの種類に依存し、KR-19RMA (almit)、Pb フリ ーはんだ Sn99Ag0.3Cu0.7 では濡れ性が改善しないことがわかっ た。ちなみにここでは、フラックスとして、はんだに付属するも の以外に弘輝のはんだフラックス JS-E-15X を用いた。



Fig. 1 Synthesized solder composites



Fig. 2 Current research targets of our solder composites in conductivity and electrical capacity planes

3. まとめ

CNT は高密度電流特性、高熱伝導度、高電気伝導度、高 強度といった特性を併せ持つ材料である。銀メッキにより接触 抵抗が下がることも見つかっている。超電導接合でこのような 特徴をどのように活かしていくかが今後の課題である。同時に 液体窒素温度での利用を考えれば、複合材料として、高温超 電導材料は魅力的である。これらの両方について、今回の実 験で濡れ性の問題を簡便な方法で解決可能なことがわかっ た。これを利用して、今後、温度、形状を工夫して、超電導接 合の低抵抗化を目指す予定である。

なおこの研究は JST 未来社会創造事業大規模プロジェクト 型接合基盤技術共同研究グループとして行われた。

- 1. 中西研介、HARIMA Technology Report p19.
- K. Nogita, et al.: "Inhibiting cracking of interfacial Cu6Sn5 by Ni additions to Sn-based lead-free solders", Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging (Trans JIEP), 2 (2009) p. 46-54.
- "Low-melting-point junction material having highmelting-point particles uniformly dispersed therein", United States Patent 5,317,191 (May 31, 1994).
- "Multiple Alloy Solder Preform", United States Patent 5,427,865 (Jun. 27, 1995).
- 5. 「高特性相互接続用カーボンナノチューブはんだ複合材 料」特表 2009-519136 (公表日 平成 21 年 5 月 14 日)
- 6.「電気接点材料及びその製造方法」特開 2015-105439

銅ジャケット付き REBCO 積層導体の機械的エッジジョイントにおける 接合抵抗の低減

Reduction of joint resistance in mechanical edge joint of stacked REBCO conductors with copper jackets

<u>佐藤 颯太郎</u>, 伊藤 悟, 橋爪 秀利(東北大) <u>SATO Sotaro</u>, ITO Satoshi, HASHIZUME Hidetoshi (Tohoku Univ.) E-mail: sotaro.sato.t4@dc.tohoku.ac.jp

1. はじめに

核融合炉におけるコイルセグメント着脱方式の分割型高 温超伝導マグネットの実現に向けて, REBCO 線材を銅ジャケ ット内に単純積層した STARS (Stacked Tapes Assembled in Rigid Structure) 導体の機械的エッジジョイント接合の研究が なされている[1]。当該研究において,各線材の銅安定化層 厚さを増加させることで,接合抵抗が減少することが確認され ている。一方で線材厚さが増えることによって,導体をコイル 加工する際に発生する曲げひずみが増加し,臨界電流が低 下する可能性がある。そこで本研究では,曲げひずみ増加に 影響しない銅ジャケットの厚さが接合抵抗の低減にもたらす 影響を評価することを目的とした。まず STARS 導体の機械的 エッジジョイント接合部において,銅ジャケット厚さを増加させ たときの接合抵抗の変化を数値解析により評価した。また解 析結果を検証するために,機械的エッジジョイント接合サンプ ルの接合抵抗測定を行った。

2. 解析方法

接合抵抗の銅ジャケット厚さ依存性を調べるため,有限要 素法ソフトウェア COMSOL Multiphysics ver. 5.4 AC/DC Module を使用し,機械的エッジジョイント接合部の三次元電 流分布解析を行なった。Fig. 1 に計算体系を示す。計算体系 は導体の機械的エッジジョイント接合部分(接合長:50 mm)と しており、銅ジャケット内に5mm幅の銅安定化層付きREBCO 線材(フジクラ社製 FYSC-SC05)を10枚積層している。導体 インジウム箔間には接触抵抗を模擬した仮想抵抗を設け、 接触抵抗率を 3 pΩm²[1] とした。はんだ層の電気抵抗率は 線材-線材間は3 $p\Omega$ m²,線材-銅ジャケット間では11 $p\Omega$ m² と設定した。また超伝導層-ハステロイ層間には中間層を模 擬した 20 μΩm²の導体を設けた。境界条件として,1 こつの道 体の REBCO 層表面にそれぞれ電位 **d** = 5.0×10⁻⁶ V と **d** = 0 を与え、接合部で発生するジュール損失と電位の関係から 接合抵抗を算出した。各線材の銅安定化層厚さをそれぞれ 100, 200 µm とし, 導体上下面の銅ジャケット厚さを 0 から 2.5 mmまで0.5mm間隔で変化させた際の接合抵抗値を求めた。 また銅ジャケットと銅安定化層それぞれの厚さの接合抵抗へ の影響を比較するため、銅ジャケット厚さを0mmとし、銅安定 化層厚さを 100 µm から 600 µm まで 100 µm 間隔で変化させ た際の接合抵抗値の計算も行った。

3. 解析結果

Fig. 2 に銅安定化層と銅ジャケットの合計厚さに対する接 合抵抗の変化と,曲げひずみと導体中立面の曲率半径 R[m] の積の関係を示す。銅ジャケット厚さが増加するにしたがって, 接合抵抗が減少することが確認できる。銅安定化層厚さ 100 µm,200 µm 時では銅ジャケット厚さ変化による接合抵抗の減 少率に差異があるが,これは導電層における断面積の増加 が相対的に異なるからだと考えられる。銅安定化層厚さは銅 ジャケット厚さに比べ接合抵抗減少への寄与は大きいが,曲 げひずみも比例して増加する。核融合炉で使用されるような 大型導体ではさらに積層数が多くなり,運転時には電磁力に よるひずみも発生するため, REBCO 線材の不可逆ひずみを 超える可能性が大きくなる。導体設計時に銅安定化層厚さは ひずみにより上限が決まるため, 銅ジャケットなどを用いた接 合抵抗の低減は重要になると考えられる。

4. まとめ

数値解析により銅ジャケット厚さが増加するにしたがって, 接合抵抗が減少することが確認できた。大型導体設計時には, 銅ジャケットを用いた接合抵抗の低減は重要になってくる。

銅ジャケットによる接合抵抗の低減効果を検証するために 実験も行った。銅ジャケットの有無の接合抵抗への影響に注 目して評価を行うには接触抵抗値のばらつきを小さくする必 要があるため、本実験では低温熱処理インジウム接合[2]を導 入した。実験の詳細については、講演にて報告する。



Fig. 1 (a) Schematic view of the mechanical edge joint of 10-layer stacked REBCO conductors,

(b) cross section of the calculation geometry of the joint with a change in jacket thickness and (c) with a change in stabilizer thickness.



Fig. 2 Joint resistance in the mechanical edge joint depending on the total thickness of the copper, and bending strain as a function of copper stabilizer.

参考文献

- S. Ito, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 23 (2013) p.4802408.
- T. Nishio, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 26 (2016) p.4800505.

— 112 —

リニア駆動型回転変調磁場を用いた REBa₂Cu₃O_y 粉末の三次元結晶配向(2) Three-dimensional crystal orientation in RE123 powders by a linear-driven modulated rotating magnetic field (2)

<u>堀井</u> 滋,木村 史子(京都先端科学大、京大);柏木 勇人,土井 俊哉(京大) HORII Shigeru, KIMURA Fumiko (Kyoto University of Advanced Science, Kyoto Univ.); KASHIWAGI Hayato, DOI Toshiya (Kyoto Univ.)

E-mail: horii.shigeru@kuas.ac.jp

1. はじめに

希土類(RE)系高温超伝導体の実用化には層状構造およ び粒間弱結合の問題から二軸結晶配向が求められる。現在、 高温超伝導線材における3次元的な結晶配向を実現するた めに、高配向性基材を用いたエピタキシャル薄膜成長技術が 用いられている。

一方で、回転変調磁場を用いた磁場配向も、室温で適用 可能なエピタキシー技術を使わない比較的新しい三軸結晶 配向法である。これまでに、我々は、双晶を有し結晶粒レベ ルで ab 面内方向の磁気異方性が低下・消失の可能性がある 実用超伝導物質 REBa2Cu3Oy (RE123)において、間欠回転 磁場中で RE123 相は二軸結晶配向する[1]ことを明らかにし てきた。また、RE=Dy,Er で磁気異方性が高く、永久磁石レベ ルの磁場である1テスラの間欠回転磁場でも二軸配向する[1] 一方で磁化軸が異なることも示した。

前回、この回転変調磁場を RE 系高温超伝導線材の作製 技術として展開することを想定し、回転変調磁場を連続プロ セスに組み込めるリニア駆動型回転変調磁場発生装置の開 発[2]について報告した。配列永久磁石を直線往復運動させ ることで、0.9T の静磁場相当および 0.5T の回転磁場相当の 回転変調磁場の発生[2,3]を示した。

本研究では、磁化軸の異なる Dy123 および Er123 のそれ ぞれに適切な配列永久磁石の設計・製作を行った。また、 Dy123 および Er123 粉末を用いて実際に磁場配向を行った。

2. 実験方法

通常の固相反応法を用いて、Dy123 および Er123 を合成した。なお、大気中での本焼成プロセスは圧粉成型したのちに行い、本焼成後は十分に酸素アニールを行った。酸素アニール後、メノウ乳鉢で粉砕したものを磁場配向用の粉末とした。これらの粉末を用いて、粉末:エポキシ樹脂=1:10の重量比で混合し、リニア駆動型回転変調磁場発生装置内で、室温にて配向させた。また、エタノールおよびポリビニルブチラールを分散媒および粘性増強剤とした Dy123 スラリーを用いて配向厚膜の作製も試みた。得られた粉末配向体や配向厚膜の極点図[(103),(005)]から配向状態を明らかにした。

3. 結果および考察

Figs. 1(a)および 1(b)に、Dy123 用および Er123 用の配 列磁石断面の概念図をそれぞれ示す。ここで注意すべき ことは断面図の観察方向である。いずれも配列磁石の直 線往復運動は左右方向で行われるが、Fig. 1(a)は水平方向 から見た断面図であり、Fig. 1(b)は鉛直方向から見た断面 図である。Dy123 と Er123 で磁化軸が異なるため、超伝導 CuO2 面を水平方向に配向させ(c 軸を鉛直方向に配向さ せ)、且つ2 軸配向するように、異なる磁化軸に合わせた 回転変調磁場を印加する必要がある。これらの配列磁石 を直線往復運動させると、(a)および(b)で、それぞれ鉛直 方向および水平方向に回転磁場成分を持つ回転変調磁場 が発生する。 一方で、磁石の設計上、発生される回転変調磁場が弱 められる場所が存在する。Fig.1(a)では、下部配列磁石直 上が最も磁場強度が高いため、鉛直上方に設置するほど 磁場強度が低下する。すなわち、シート状の試料において は、厚さ方向で磁場配向効果が変化する可能性がある。一 方、Fig.1(b)では、配列磁石間の中央に近づくほど間欠回 転磁場の効果が低下する。すなわち、シート状の試料にお いて、幅方向で磁場配向効果が変化する可能性がある。当 日は、実際に導入した配列磁石の詳細について述べると ともに、最も高い磁気異方性をもつ RE123 物質の一つで ある Dy123 および Er123 粉末での配向効果について報告 する予定である。



Fig.1 Schematics of cross-sections of the arranged permanent magnets for (a) Dy123 and (b) Er123.

謝辞

本研究の一部は、JST・研究成果最適展開プログラム(A-STEP)および科学研究費助成事業(17H03235)の助成を受け て実施したものである。

- 1. Horii et al., SuST 29 (2016) 125007.
- 2. 堀井ら、H30 春季低温工学・超電導学会、1B-a04.
- 3. Horii et al., J. Cer. Soc. Jpn. 126 (2018) 885.

食品工場におけるフルスケール磁化活性汚泥法のための ベンチスケール実用性試験

Bench-scale feasibility test for full-scale magnetic activated sludge method in food factory wastewater

<u>和久井 結太</u>,大島 瑛美,酒井 保藏,荷方 稔之,六本木 美紀(宇都宮大) <u>WAKUI Yuta</u>, OSHIMA Emi, SAKAI Yasuzo, NIKATA Toshiyuki, ROPPONGI Miki (Utsunomiya Univ.) E-mail: sakaiy@cc.utsunomiya-u.ac.jp

1. はじめに

磁化活性汚泥(MAS)法は、従来の活性汚泥法に強磁性 粉を添加して磁気分離を適用した方法である。固液分離が高 速・確実となり、運転管理が簡易化できる。余剰汚泥の引き抜 きを原則として行わないため汚泥処理負担が軽減する。本研 究では、食品工場排水処理施設への実機検証を行うにあた って、ベンチスケールで適用性試験を行った。その結果、運 転管理の容易さ、余剰汚泥の大幅減量、基準値以下の処理 水品位の維持などが確認できた。

食品工場では高濃度の有機排水が発生し、排水処理の 手間や費用が大きな負担となっている。MAS 法はこれらの負 担を軽減する新技術として実用化が期待されている。現在、 栃木県の食品工場でMAS 法のフルスケール試験を準備して いる。MAS 法で現地の排水を良好に処理できるかどうかを先 立って検証する必要がある。

本研究の目的は、実機検証が予定されている食品工場の 実排水を用いて、5Lのベンチスケール実験装置で MAS 法 の適用性試験を行い、評価することである。

2. 方法

Fig.1 に実験装置を示す。曝気槽(5 L)に、MLVSS 濃度 18000 mg/L、磁性粉濃度 18000 mg/L となるように現地の汚泥 と磁性粉を入れた。また、磁性粉は汚泥の増殖に伴い、 MLVSS 濃度/磁性粉濃度が 1/1 となるように追加した。水理学 的滞留時間(HRT)80 h、容積負荷 0.6-1.2 kg/(m³・d)で現地の 排水を流入させた。汚泥は磁石回転ドラム下部を通過すると き、磁石に付着しドラムの回転によってスクレーパーで全量、 曝気槽に戻され、浄化された水のみが流出する。反応槽は常 時撹拌しながら曝気 30 min/非曝気 30 min の間欠曝気を行 った。汚泥の引き抜きは週に 1-2 度の 50 mL のサンプリング 以外行わなかった。MLVSS、TOC、T-N、BOD、SS などの経 日変化を測定した。

3. 結果及び考察

Fig.2 に微生物濃度の変化を示した。装置立ち上げからお よそ 1 ヶ月で MLVSS 濃度が約 20000 mg/L で安定した。 MLVSS 濃度が安定してからの TOC、T-N、BOD 除去率はそ れぞれ 97.6-99.2%、91.4-96.4%、98.2-99.2%であり、安定して 処理できた。破線の期間毎に新しく採取した排水を流入とし て用いた。そのため流入 BOD にばらつきが存在するが、問題 なく処理できている(Fig.3)。流出 SS は 20-70 mg/L であり、汚 泥の自己消化によって生成する難分解性有機物の漏出によ るものと考えられる。現地では一律排水基準が適用されてい るため、BOD、SS、T-Nのすべてで基準値以下に処理可能で あと確認できた。100 日を過ぎてから MLSS の増加が認めら れた。これは、排水中に含まれるミョウバン由来のアルミニウム が凝集し、反応槽内で無機 SS として蓄積されているためだと 推察した。実際に運用する際は、毎日少量の汚泥を引き抜く 必要があると考えられた。引き抜き量は 1%以下と予想され、 現行の活性汚泥法と比べて引き抜き量は 6-9 割減量すること ができる。



Fig.1 Apparatus for Bench Scale Experiment



4. 結論

約半年間の検証実験で、磁気分離を用いることで良好な 排水処理が継続できた。しかし、無機 SS 蓄積を抑制するため 少量の汚泥引き抜きが必要であることがわかった。この場合も 汚泥処理負担は大幅に軽減され、MAS 法のメリットは損なわ れないことがわかった。沈降分離や膜分離による活性汚泥法 と比べて、運転管理が簡単になることも予想された。

磁気分離のメタン発酵法への展開

~濃厚排水個別処理による水処理プロセスの省スペース・低コスト化

Introduction of magnetic separation to a methane fermentation

 \sim Space saving and cost reduction by separated treatment of high concentration wastewater

<u>野村 侑樹</u>, 酒井 保藏, 荷方 稔之(宇都宮大学) <u>NOMURA Yuki</u>, SAKAI Yasuzo, NIKATA Toshiyuki (Utsunomiya Univ.) E-mail: sakaiy@cc.utsunomiya-u.ac.jp

1. はじめに

磁気分離により微生物と処理水を分離する磁化メタン発酵 法で、少量の濃厚プロセス排水を個別処理し、排水全体の BOD を低下させ下水放流可能とする省スペース、低コストの 水処理システムを検討した。実排水を用いたベンチスケール 実験により、活性汚泥法を磁化メタン発酵による個別処理と することで反応槽を120 m³から5 m³に縮小でき、曝気電力が 不要となり、8 m³/d のメタンガスが副生することもわかった。

下水接続している食品工場では、下水道受入基準まで排 水を処理する必要があるが、少量の濃厚プロセス排水のみを 個別処理することで全体の処理を省略できる場合がある。こ の条件に該当する実際の食品工場(Fig. 1)をモデルとし、濃 厚プロセス排水を個別処理して他の未処理の排水と混合する ことで下水道受入基準をクリアすることを目標とした。

メタン発酵法は高濃度の有機物処理に適用でき、曝気動 力が不要である。メタン発酵に関わる菌(以下、消化汚泥)は マグネタイト(強磁性粉)を混合するだけで、磁気分離可能とな る。磁化メタン発酵法は消化汚泥の高濃度化が可能であり、 通常のメタン発酵法の 2~3 倍の負荷条件で連続運転できる ことがベンチスケール実験において立証されている[1]。

2. 実験方法

ベンチスケール実験装置をFig.2に示す。反応槽容積5.4 L、反応槽上部は密閉されており、副生したバイオガスは水上 置換法で計量した。水浴にて反応槽内を 37 ℃に保った。種 汚泥は宇都宮市水再生センターから採取し、マグネタイトを 加えて磁化消化汚泥とし(MLVSS 11,000 mg/L、マグネタイト 15000 mg/L)、濃厚プロセス排水を希釈してチューブポンプ で流入させ運転を開始した。処理水は汚泥と共に磁気分離 部に流入し汚泥のみがドラムによって反応槽に戻され、処理 水は出口から流出した。磁気分離部はフェライト磁石(4.0 mm) を巻いた回転ドラム(半径 4.9 cm 幅 10.0 cm)とスクレーパか ら成り、ドラムに付着した汚泥はスクレーパによって反応槽内 に戻る。実際の食品工場の濃厚プロセス排水を希釈水によっ て希釈し、負荷量を徐々に増加させ、現在は通常のメタン発 酵法の 2~3 倍の負荷量となる 6 kg-COD_{Cr}/(m³·d)の容積負 荷で流入させた。反応槽内の微生物濃度、汚泥沈降性、処 理水の有機物濃度や処理水性状を測定した。

3. 結果と考察

微生物濃度は実験開始後、約3か月後は14000 mg/Lまで増加した。沈降性は徐々に向上し、SVI 25 mL/gとなった。また、有機物除去率も90%に達した。処理水の COD_{cr} 濃度、COD_{Mn}濃度、SS を Table.1 に示した。この時の容積負荷から5 m³の反応槽があれば30 kg/dの COD_{cr} 成分を処理でき、1 日分の濃厚プロセス排水0.1 m³中の23 kgの COD_{cr} 成分全てを処理できると考えられる。濃厚プロセス排水は混合排水中で230 mg/Lの COD_{cr} となるが、個別処理によって濃厚排水中の COD_{cr} 成分が73%除去されるため62 mg/L まで減少する。これによって他の排水を処理することなく現地の下水道の受入基準を満たすと推察できる。



Fig. 1 Process wastewater of a food factory



Fig. 2 Outline of bench scale equipment

Table. 1 Performance of MMF				
COD _{Cr} COD _{Mn} SS				
原水(mg/L)	6,000	4,000		
処理水(mg/L)	1,600	400	200	
除去率(%)	73	90		

有機物除去率の結果から、メタン発酵法として良好な運転 が可能であることが示唆された。また反応槽からの汚泥の引き 抜きはサンプリング時以外必要なかった。通常の標準活性汚 泥法やメタン発酵法では汚泥の引き抜きが必要であり引き抜 いた汚泥の濃縮、脱水、処分に人手やコストが必要となる。磁 化メタン発酵法は曝気電力や汚泥処理費用の軽減が期待さ れる。以上のことから、磁化メタン発酵法による実排水処理の 省スペース、低コスト化が見込まれた。

参考文献

 S. Eda, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 96 (2018) p.62

重粒子線回転ガントリーのためのアクティブシールド型超伝導マグネットの 設計研究(2)

Design study of a superconducting magnet with active shielding for a rotating gantry (2)

<u>尾花 哲浩</u>(NIFS); 荻津 透(KEK) <u>OBANA Tetsuhiro</u>(NIFS); OGITSU Toru (KEK) E-mail: obana.tetsuhiro@LHD.nifs.ac.jp

1. はじめに

現在、放射線医学総合研究所にて稼動中の重粒子線用 回転ガントリーには、鉄ヨークを用いた超伝導マグネットが使 用されている[1]。マグネットの重量は鉄ヨークが支配的となり、 1 台のマグネットの重量は数トン程に達する。回転ガントリーは 10 台のマグネットを使用するため、数10トンの重量物が強固 なフレームに搭載された状態で、非常に困難な回転制御が 求められている。そこで、マグネットの軽量化により、回転ガン トリーの制御系とフレーム構造を簡素化するため、鉄を使用し ないアクティブシールド型超伝導マグネットの設計研究を進め ている[2]。本講演では、アクティブシールドコイルの形状によ る磁場分布への影響について発表する。

2. アクティブシールド型超伝導ダイポールマグネットの概念

Fig.1 にアクティブシールド型超伝導ダイポールマグネットの概念図を示す。本マグネットでは、ダイポールコイルの外周 にアクティブシールドコイルを配置し、各コイルには正負が異 なる電流を通電する。そのため、アクティブシールドコイルの 外周では、各コイルから生じる磁場が打ち消し合い、マグネットからの漏れ磁場を遮蔽することが可能になる。



with an active shield coil.

3. 磁場計算結果

アクティブシールドコイルの半径が異なるコイル断面の設計 を行った。各コイルの詳細を Table 1 に示す。コイル巻線には 径 0.9 mm の NbTi 線を使用する。Fig.2 に各コイル断面での ダイポールコイルとアクティブシールドコイルの x 軸上におけ る磁場分布、及び各磁場分布を足し合わせた結果を示す。 各コイルの電流値は、マグネット中心での磁束密度が 2.37 T で、半径 0.5 m での漏れ磁場が 5.0×10⁻⁴ T 以下になるように 調整した。各コイル断面での計算結果を比較すると、アクティ ブシールドコイルの半径が減少するについて、ダイポールコイ ルとアクティブシールドコイルの磁束密度が増加する傾向に ある。各コイル断面における漏れ磁場分布と負荷率の詳細は、 当日報告する。

Coil type	Dipole	Active shield		1
Number of layers	60	25	\leftarrow	\leftarrow
Number of turns	6954	3000	\leftarrow	\leftarrow
Inner radius [m]	0.09	0.25	0.3	0.35
Outer radius [m]	0.21	0.3	0.35	0.4



(a) Active shield coil's radius is 0.25 m. Dipole coil's current is 247 A, and shield coil's current is -336A.



(b) Active shield coil's radius is 0.3 m. Dipole coil's current is 217 A, and shield coil's current is -249 A.



Fig. 2 Magnetic fields of the magnets on the mid-plane at each radius of the active shield coil.

謝辞

本研究を進めるにあたり、貴重な助言を頂いた株式会社 東芝エネルギーシステムズの折笠朝文氏と高山茂貴氏に感 謝致します。

本研究は、JSPS 科研費 19K04364 の助成を受けたもので す。

- S. Takayama, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 94 (2017) p.104
- T. Obana, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 96 (2018) p.80

JT-60SA CS1 モジュールの自己磁場測定

Self-field measurements of the JT-60SA CS1 module

尾花 哲浩, 高畑 一也, 濱口 真司, 力石 浩孝, 岩本晃史, 高田 卓, 三戸 利行, 今川 信作(NIFS);

村上 陽之,夏目 恭平,木津 要(量研機構)

<u>OBANA Tetsuhiro</u>, TAKAHATA Kazuya, HAMAGUCHI Shinji, CHIKARAISHI Hirotaka, IWAMOTO Akifumi, TAKADA Suguru, MITO Toshiyuki, IMAGAWA Shinsaku (NIFS); MURAKAMI Haruyuki, NATSUME Kyohei, KIZU Kaname (QST) E-mail: obana.tetsuhiro@LHD.nifs.ac.jp

1. はじめに

JT-60SA 中心ソレノイド 1(CS1) モジュールの冷却及び通 電試験を、核融合科学研究所(NIFS)と量子科学技術研究開 発機構が共同で実施した。本試験は、CS1 モジュールの健全 性を確認するため、JT-60SA 装置への組立作業の前に、CS1 モジュールを NIFS に輸送して行った。本講演では、CS1 モジ ュールの直流通電時に測定した自己磁場の結果について報 告する。

2. CS1モジュール

CS1 モジュールは、Nb₃Sn 素線からなるケーブル・イン・コン ジット導体を用いた6個の8層パンケーキコイルと1個の4層 パンケーキコイルから構成される。各コイルは、突合せ接続手 法により、接続されている。導体と CS1 モジュールの詳細を Table1に示す。また、モジュールの平面図を Fig.1に示す。

3. ホール素子の配置

CS1 モジュールの自己磁場測定のために、CS1 モジュー ルの上面にホール素子を設置した。ホール素子の型番は、 F.W. BELL BHT 921 と Lake Shore HGCT-3020 であり、それ ぞれ校正されている。Fig.1と Fig.2 にホール素子の配置図を 示す。CS1 モジュール上面において、角度 60°, 140°, 260°, 340°の位置にそれぞれ5個のホール素子を、径方向に沿って 等間隔に配置した。本試験では、CS1 モジュールの軸(z)方向 の自己磁場を測定した。

4. 自己磁場測定結果

CS1 モジュールへ温度 6K 程の超臨界圧ヘリウムを供給し た状態で、CS1 モジュールを 20A/s で 5 kA まで励磁し、300 秒ホールドした後、20 A/s で 0A まで減磁した際の自己磁場 を測定した[1]。Fig.3 に、減磁完了後における自己磁場の変 化を示す。通電電流値は 0A であるが、各位置で測定した磁 場が徐々に減衰している。全てのホール素子で測定した磁場 減衰曲線を解析し、各位置における減衰時定数を求めた。そ の結果、時定数の範囲は 90 秒から 269 秒であることが明らか になった。磁場測定の詳細は、当日報告する。

謝辞

本研究は, JSPS 科研費 15K05974 の助成を受けたものです。 参考文献

1. T. Obana, et al.: Fusion Eng. Des., Vol. 137 (2018) p.274

Table 1 Parameters of conductor and CS1 module.

Table 1 Tarameters of conducte	n una ODI module
Conductor	
Strand diameter [mm]	0.82
Number of Nb ₃ Sn strands	216
Number of Cu wires	108
Jacket outer size [mm×mm]	27.9×27.9
Cabling diameter [mm]	21.0
Central spiral (id/od) [mm]	7/9
Void fraction [%]	34
CS1 module	
Number of layers	52
Number of turns	549
Inner diameter [m]	1.3
Outer diameter [m]	2.0
Height of coil winding [m]	1.6
Weight [t]	18



Fig. 1 $\,$ Top view of the CS 1 module. P1–P4 show the position of Hall sensors.



Fig. 2 The position of each Hall sensor on the module. B4-B26 show the position of Hall sensors.



Fig. 3 Selffield measurement results at 260° after the degauss of the CS1 module.

ITER 低温システムの動的模擬

Co-simulation of ITER cryogenic system

<u>前川 龍司</u> (ITER); 鷹見 重幸 (NIFS); 岩本 晃史 (NIFS); David Grillot (ITER 機構) <u>MAEKAWA Ryuji</u> (IO); TAKAMI Shigeyuki (NIFS); IWAMOTO Akifumi (NIFS); GRILLOT David (IO) E-mail: Ryuji.maekawa@iter.org

1. Introduction

To evaluate the complex plant processes for ITER cryogenic system, the development programs have been launched to build-up dynamic simulation models for magnet system (TF and ST [1], CS [2] PF/CC) as well as Cryoplant since 2011. Four magnet models are being integrated to perform global process simulation, while Cryoplant simulation has been taken place as implementing the results of integrated magnet simulations. The final task for the dynamic simulation model development is coupling two independent programs, Cryoplant and integrated magnet models (see figure 1). Co-simulation is a methodology to run different simulation models in parallel/simultaneously and exchanging/sharing process variables in a collaborative manner.

The paper describes development of co-simulation programs which required coordinating the parallel simulation. The benchmark of co-simulation results will be presented to understand the difference in the plant processes against the fixed boundary condition for the integrated magnet model.

2. Simulation model and boundary condition

The process boundary for the integrated magnet model has been fixed at the Supercritical Helium (SHe) supply, 4.5 K with 5.0 bar, and Low Pressure (LP) return, at 4.5 K with 1.3 bar, which connects at Auxiliary Cold Box (ACB). While Cryoplant model consists of 3 helium refrigerators, Cryoplant Termination Cold Box (CTCB) to merge the refrigeration power of three Cold Boxes (CBs) and 5 ACBs to implement the dynamic heat loads from magnet system. Thus. Cryoplant model includes up to the saturated and subcooled Liquid Helium (LHe) baths in ACB. The regulation of subcooler pressures are realized with dedicated cold compressor unit installed at each ACB. Process control of Cryoplant simulation has been designed to handle substantial dynamic heat loads [3]. Each Warm Compressor Station (WCS) consists of 4 LP and 2 High Pressure (HP) compressors and one of LP compressors is equipped with a Variable Frequency Drive (VFD) for capacity control.

The boundary/interface, exchanging process data or coupling points of two different models, is defined at the saturated/subcooled baths in ACBs. Magnet model computes thermal energy dissipation at the baths, while Cryoplant provides their temperature and pressure to couple the plant process information. The coupling is only defined at the ACB levels which also minimize the number of process data exchange for co-simulation.

3. Configuration of hardware and software

Co-simulation set-up is shown in figure 2, two Personal Computers (PCs) are connected via TCP/IP socket for process data exchange; PC with Visual Modeler[®] serving as a Master, whereas the PC with EcosimPro serving as a slave for communication. The simulation is defined such that the EcosimPro[®] is acting as a server while Visual Modeler[®] is assigned as a client.

EcosimPro has a feature to develop standalone model, as running "Deck Wizard", which generates C/C++ function-call based interface program: Application Programming Interface (API) (SAE ARP 4868). It basically obtains information from the deck DLL, initializes the deck, tries to set some variables, runs the engine and obtains the values of pre-defined variables after the simulation.

The model is operated by co-simulation engine, the package in OmegaLand[®] application, which also includes Visual Modeler[®]. Each module in OmegaLand[®] is connected via VM Space for exchanging commands and their response. InterFace (I/F) program for Visual Modeler[®] and EcosimPro[®], namely "VMCOM" and "ECOCOM" have been developed to co-simulate the Cryoplant with magnet process simultaneously, as coupling independent program at saturated/subcooler baths levels. The data exchange of coupled process values are conducted with TCP-IP socket written by C program.



Fig.1 A simplified Process Flow Diagram (PFD) of ITER cryogenic system.



Fig. 2 Hardware setup for co-simulation.

- 1. R. Maekawa, et al.: Cryogenics 63 (2014), p222.
- 2. R. Maekawa, et al.: Cryogenics 80 (2016), p284.

特性劣化部分を有する伝導冷却無絶縁 REBCO パンケーキコイルの特性評価 Evaluation on Behavior of Cryocooler-cooled No-Insulation REBCO Pancake Coil with a Defect

<u>濵中 麻衣</u>, 尾下 遥, 金原 徹郎, 吉原 優花, 石山 敦士(早大);野口 総(北大)

HAMANAKA Mai, ONOSHITA Haruka, KIMPARA Tetsuro, YOSHIHARA Yuka, ISHIYAMA Atsushi (Waseda Univ.);

NOGUCHI So (Hokkaido Univ.)

E-mail: atsushi@waseda.jp

1. はじめに

高磁場 MRI や医療用加速器に用いられる無絶縁コイル(NI コイル)は、より高い磁場を発生させるために安定して高い *Ic* を有する超電導線材を必要とするが、使用線材量が膨大であ り、かなりのコストがかかってしまう。そこで最近の研究では、*Ic* 劣化を有する超電導線の使用を許容する NI コイルを作製す る方法が検討されている[1]。今回は、実運転に向けて 30K 伝 導冷却下において、*Ic* 劣化部分を有する線材を用いた NI コ イルの振る舞いについて、劣化部の長さとコイルの半径をパラ メータとして数値解析に基づく評価を行ったのでその結果を 報告する。

2. 解析手法

解析で用いたコイルの諸元を Table.1 に示す。解析は PEEC モデルによる電流分布解析と FEM による熱解析を連 成して行った[2]。コイル熱容量は線材を銅安定化層とハステ ロイ基板の合成熱容量として線材内の占有率をもとに算出し, 熱計算は 30K 伝導冷却として行った。今回の解析におけるコ イルの周方向分割数は 8 分割で,線材全長の 1/2 にあたる 内側から 76 ターン目にもとの Lcの 30%の劣化が解析開始と 同時に発生したことを仮定した。電流は 500A(負荷率 51.1%) 一定通電状態で, 76 ターン目の 1/8, 1/2, 1 周分にわたって 劣化が発生した時の挙動を解析し比較した。

3. 解析結果

通電開始 15s 後の 1/8, 1/2, 1 周分の線材劣化を持つ大 口径 NI コイルの温度分布を Fig.1 に, 周方向電流分布を Fig.2 に示す。これらの図を見ると、線材劣化を持つターン全 体が発熱していることがわかる。これは、そのターンを流れて いた電流が,常電導転移した劣化部分を避けるように隣接タ -ンヘ転流したためだと考えられる。また,劣化部分の長さに よらず,1ターン全周にわたって均等に引き起こしていることが わかる。つまり、1 ターンにわたって電流が隣接ターンへ転流 している。そのため、局所的な発熱を抑え、ホットスポットの発 生を避けられる。Fig.3は、1/8周分の Ic 劣化部分を有する小 口径コイルと大口径コイルの発熱量の解析結果を比較したグ ラフである。小口径,大口径ともに転流による発熱量が支配 的となった。また、大口径コイルの転流による発熱量は小口径 コイルに比べ,小さくなっていることがわかる。これは、大口径 コイルのほうが隣接ターンとの接触面積が大きいため、層間 電気抵抗が小さくなるためと考えられる。

このように、今回の条件下において、1ターン内であれば *lc* 劣化の長さにかかわらず運転できることができ、コイル製作コ ストの低減につながる可能性があることがわかった。また、大 口径コイルでは、小口径コイルよりも発熱密度が抑えられ、温 度上昇を低減することができ安定性が高いことが示された。

謝辞

なお,本研究の一部は科研費基盤研究 S(18H05244)に依 ったことを付記する。

	表1	無絶縁 R	EBCO	パンケージ	キコイルの	り諸元	
Table.	1 Spe	cification	of No-	Insulation	REBCO	pancake	coil

REBCO Tape				
Overall Width; Thickness [mm]	4.02	2; 0.09		
Copper Stabilizer Thickness [µm/side]		20		
Ic@77 K, self-field [A]		156		
Coil	Small	Large		
Inner Diameter [m]	0.0400	1.00		
Inductance [mH]	1.27	72.7		
Turns	135			
Turn-to-turn Contact Resistivity $[\mu \Omega \cdot cm^2]$	29.4			
Cooling Condition	30 K-Conduction			
Cooling Condition	Cooling(CH-110)			



Fig.1 Temperature Distribution



因 2 吊电导転移 15 秒後の向方向电流 Fig.2 Instantaneous Circumferential Direction Current 15s after Normal Transition



Fig.3 Heating Value

- S.Hahn, et al.; SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY, vol29, issue 10, 2016.
- T.Wang, et al.; IEEE Trans. Applied Supercond., Vol25, no3, 2015.

10.0

50

Multi-Stacked 無絶縁 REBCO パンケーキコイルにおける 運転温度の熱的安定性への影響評価 Evaluation of effects on thermal stability of operating temperature in multi-stacked no-insulation REBCO pancake coil system

<u>吉原 優花</u>, 尾下 遥, 金原 徹郎, 濵中 麻衣, 石山 敦士(早大);野口 聡(北大) <u>YOSHIHARA Yuka</u>, ONOSHITA Haruka, KINPARA Tetsuro, HAMANAKA Mai, ISHIYAMA Atsushi (Waseda Univ.);NOGUCHI So (Hokkaido Univ.) E-mail: atsushi@waseda.jp

Pancake

Coil

1. はじめに

我々は高熱的安定化、高電流密度化、高機械強度化、高 磁場化・小型化、高磁場精度化の5つの項目を全て満たすコ イル化技術の研究を行っている。特に、高電流密度化と高熱 的安定化は二律背反の関係にあるが、これを両立できる技術 として無絶縁コイル(NIコイル)が期待されている。このNIコイ ルはNMRへの適用が主として検討されてきたが、我々は全身 MRI用 REBCOコイルへの適用を検討している。しかし、MRI と NMR ではコイルの運転環境が違うので、振る舞いが大きく 異なる可能性がある。そこで今回は、MRI用 Multi-Stacked REBCOコイルに NIコイルを用いたときの挙動を調べるため、 運転温度をパラメータとし、温度が 30K で NI コイルに局所的 常電導転移が生じたときの挙動について電流分布・熱連成解 析を行ったので、その結果を温度が 4.2K のときの挙動と比較 しながら報告する。

2. 解析方法

今回の解析で用いたコイルの諸元を Table.1 に示す。ダブ ルパンケーキ(DP)コイルを2つ重ね、局所的常電導転移を上 側の DP コイルの上段 25 ターン目に発生させて解析を行った。 解析には、Fig.1 に示すような PEEC モデルを Multi-Stacked コイル用に改良したものを用いた電流分布解析と FEM による 熱解析を連成したものを使用した[1]。また、通電電流は温度 が 30K のとき 405A、4.2K のとき 700A とし負荷率を 94%で一 致させた。

3. 解析結果

温度が 30K のときと 4.2K のときのコイルの電圧の時間変化 をそれぞれ Fig.2 と Fig.3 に示す。

Fig.2 からわかるように、30K のときは電圧の時間変化はほと んど見られず、最大で約 0.44mV しか増加しなかった。一方、 Fig.3 からわかるように、4.2K のときは局所的常電導転移が生 じたコイル 1 の電圧がまず上昇し、その後コイル 2、3、4 の電 圧も順に増加した。よって、30K のときは局所的常電導転移が 生じたコイルはクエンチせず他のコイルの運転にも大きな影響 はないが、4.2K のときはクエンチが他のコイルにも伝播すると 考えられる。これは、運転温度が高い方が熱容量が大きく、同 じ負荷率で比べたときの通電電流が小さいからである。

このように、Multi-Stacked NI コイルは運転温度によって挙動が異なるので、コイルを使用する状況に応じた条件下での解析や保護方法の検討が必要と言えるだろう。また、30Kのときクエンチが伝播しなかったことから、4.2K運転に比べてNIコイルの特性をより活かすことが可能になると考える。

Table.1 Specifications of NI REBCO Pancake Coil					
	Parameters	Values			
REBCO Conductor	Tape width[mm]	4.02			
	Copper stabilizer thickness[µm]	20			
	Tape Ic@77K,self-field[A]	>80			
NI Double	i d.o q[mm]	60.69			

Height[mm]

Turn per pancake



Fig.1 Partial Element Equivalent Circuit Model (DP coil)



参考文献

 T.Wang,et.al.:IEEE Trans.Appl.Supercond, Vol.25 (2015) 7010920

なお、本研究の一部は科研費基盤研究 S(18H05244)に依 ったことを付記する。

銅メッキを施した細線化 REBCO 線材で巻線された超電導コイルの 遮蔽電流磁場低減法:電流制御法適用時の挙動解析

Reduction method for irregular field caused by screening-current in REBCO coil wound

with copper-plated multifilamentary REBCO tape:

Analyses of electromagnetic behavior under current control

石崎比奈子, 上田聡美, 稲垣 善太, 石山 敦士(早稲田大学);

植田 浩史(岡山大学);野口 聡(北海道大学)

Hinako Ishizaki, Satomi Ueda, Zenta Inagaki, Atsushi Ishiyama (Waseda University); Hiroshi Ueda (Okayama University); So Noguchi (Hokkaido University)

200A

1A/s

0.00591T/A

1. はじめに

REBCO 超電導線材をMRIやNMR、加速器に応用する研 究・開発が進められているが、それらの応用では高い磁場精 度・時間安定度が求められる。そのため、コイル発生磁場の 安定化のために、REBCO 線材を細線化(マルチフィラメント 化)して遮蔽電流を抑制することが検討されている。線材の機 械的強度や熱的安定性を確保するため、線材に銅メッキを施 す必要があるが、それにより励磁の際にフィラメント間に結合 電流が流れる。先行研究で銅メッキを施した場合の細線化の 効果についての研究が行われている[1]。今回は、時間安定 度を同時に満たすために励磁電流パターンを変えた場合(オ ーバーシュート法)の挙動について評価したので報告する。

2. 解析対象と条件

解析対象コイルを Fig.1 に示す。マルチフィラメント化のモ デルについては、幅 4mm の REBCO テープの真ん中にスリッ トをいれ、幅2mmのテープが2本並列で配置するようにした。 コイルは 50 回巻である。解析条件を Tab.1 に示す。



Fig.1 Model of coil

3. 解析手法

手法としては 3 次元非線形過渡電磁場解析プログラムを 用いた[2]。支配方程式を(1)に示す。

$$\{ \nabla \times \rho(\nabla T \times \boldsymbol{n}) \} \cdot \boldsymbol{n}$$

+ $\frac{\mu_0 d}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_S \frac{(\nabla T' \times \boldsymbol{n}') \times \boldsymbol{R}}{R^3} \cdot \boldsymbol{n} dS' = - \frac{\partial B_0}{\partial t} \cdot \boldsymbol{n}$...(1)

REBCO 線材の厚み方向の電流を無視する薄膜近似を用 いている。また、銅メッキは、細線化時のスリット部にのみ施し たと仮定している。

4. 解析結果と考察

解析の結果、Fig.2~Fig.4 のように電流密度分布が得ら れた。それぞれ、左が励磁完了直後、右が励磁完了から 30000 秒後の Coil1~3 内の電流密度分布である。マルチフィ ラメント化した溝部分を銅メッキしているときは、励磁完了直後 (Fig.2,3 左)では溝部分で結合電流が生じていることがわかる。 しかしながら、励磁完了から時間をおいてみると(Fig.2,3 右)、 電流の結合がなくなり、溝部分の電流密度分布は絶縁されて

いる場合(Fig.4 右)に近づいている。このことから、励磁完了か ら時間をおいたとき、溝部分を銅メッキした場合の溝部分の電 流の挙動は絶縁時に近づいていくこと、溝部分に銅メッキを 施している場合でもオーバーシュートの効果が得られているこ とがわかる(Fig3,4 左)。これは、銅メッキした部分に外部磁場 が時間とともに侵入・拡散していくためと考えられる。



Fig.2 Current density (normal extension / $\rho = 10^{-5} [\Omega \cdot m]$)



Fig.3 Current density (overshoot 110% / $\rho = 10^{-5} [\Omega \cdot m]$)



Fig.4 Current density (overshoot 110% / insulated)

なお、本研究の一部は科研費基盤研究S(18H05244)によっ たことを付記する。

- 1. Y. Muto, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 94 (2017), 1A-p02
- 2. H. Ueda, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 23 4100805 (2013)

銅メッキを施した細線化 REBCO 線材で巻線された超電導コイルの 遮蔽電流磁場低減法:電流制御法適用時の不整磁場低減効果 Reduction method for irregular field caused by screening-current in REBCO coil wound with copper-plated multifilamentary REBCO tape: Effect of current control method

<u>上田 聡美</u>, 稲垣 善太, 石山 敦士(早稲田大); 植田 浩史(岡山大); 野口 聡(北海道大) <u>Satomi UEDA</u>, Zenta INAGAKI, Atsushi ISHIYAMA (Waseda University); Hiroshi UEDA (Okayama University); So Noguchi (Hokkaido University) E-mail: ueda.satomi@toki.waseda.jp

1. はじめに

我々は REBCO 超電導コイルを MRI や加速器などに応用 することを目的とした研究を行ってきたが、これらの応用では 時間的・空間的に高精度の磁場をつくることが要求される。し かし REBCO 線材はテープ形状をしているため遮蔽電流が顕 著に誘導され、発生磁場が乱れる。この遮蔽電流磁場の低減 方法として、磁場の空間均一度を上げる REBCO 線材の細線 化処理と時間安定度を向上させることを目的とした電流制御 法の同時適用が検討されている(1)。しかし細線化を施した REBCO 線材は機械的強度や熱的安定性を確保するため銅 メッキが施されるが、励磁の際に結合電流がフィラメント間を 流れ、遮蔽電流分布に影響を与えることが先行研究で示され ている(2)。そこで今回は、銅メッキを施した細線化 REBCO 線 材で巻線された高温超電導コイルを対象に、電流制御法を 行った際の不整磁場低減効果について、三次元非線形過渡 電磁場解析に基づいて評価した結果を報告する。

2. 解析対象および解析手法

解析対象とした REBCO コイルの諸元を Table 1 に示す。 4mm 幅の REBCO 線材を 50 ターン巻きした内径 50mm のパ ンケーキコイルを 6 個積層し,中心磁場 0.00591T/A を発生 するものと仮定した。細線化は幅方向に 2 分割とした。電流制 御法として,一度運転電流よりも大きな電流値まで励磁し.そ の後運転電流に戻すオーバーシュート法を用いた。励磁にお いて Sweep Rate は 1A/s で,最終的な運転電流は 200A(負 荷率:64%)とした。解析対象のモデルとしては,細線化処理を 施していないもの,細線化の溝部分を絶縁状態としたもの,銅 でメッキされたものを扱い,また銅メッキを施したモデルにつ いては銅の抵抗率の影響も評価した。遮蔽電流磁場解析に は有限要素法,境界要素法と高速多重極法を適用した三次 元非線形過渡電磁場解析プログラムを用いた(3)。

3. 解析結果

通常励磁時,オーバーシュート法適用時において,コイル 中心につくる遮蔽電流磁場の時間推移を表したグラフをそれ ぞれ Fig.1, Fig.2 に示す。通常励磁時とオーバーシュート適 用時を比較すると、細線化の溝部分を絶縁したモデルでは遮 蔽電流磁場の時間安定度の向上がみられる。一方銅メッキを 施したモデルでは、銅の抵抗率が小さい場合、細線化による 遮蔽電流磁場の低減効果がほとんど見られず,電流をホー ルドすると徐々に絶縁モデルの結果に近づくという通常励磁 時と同様の挙動を示し、オーバーシュート法による時間安定 度向上効果は得られなかった。これはメッキ部分の銅に流れ る結合電流が変化し、線材内への磁場の侵入・拡散に影響を 与えるためだと考えられる。しかし銅の抵抗率を大きくすること で、細線化処理による遮蔽電流磁場の低減効果が見られるう え,電流制御法による時間安定度の向上も期待できることが 分かった。これらの解析結果から、銅メッキを施した REBCO 線材でも、フィラメント間の電気抵抗を適切に選べば遮蔽電 流磁場の影響を低減できる可能性があることが分かった。

Table 1 Specifications of REBCO model coil				
Tape width	4 mm			
Thickness of REBCO layer	$1 \ \mu$ m			
Inner dimeter	50 mm			
Number of turns	50			
Number of pancake	6			
Operating current	200A			
Ramp rate	1 A/s			
Central field	0.00591 T/A			







Fig.2 Screening-current field by using overshoot method

なお,本研究の一部は科研費基盤研究 S(18H05244)に依 ったことを付記する。

- 1. K. Ito, et al.: TEION KOGAKU vol.54 No.2(2019)
- Y. Muto, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol.94(2017) 1A-p.2
- H. Ueda, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol.23 4100805(2013)

MRI用 REBCO コイルシステムにおける遮蔽電流に起因する不整磁場の低減法: 電流制御波形の最適化について

Reduction method for irregular field caused by screening current in REBCO coil system for MRI: Optimization of current control method

 緒方 隆充, 稲垣 善太, 石山 敦士(早大);植田 浩史(岡大);野口 聡(北大)

 OGATA Takamitsu, INAGAKI Zenta, ISHIYAMA Atsushi (Waseda Univ.);

 UEDA Hiroshi (Okayama Univ.); NOGUCHI So (Hokkaido Univ.)

 E-mail: takaogata@asagi.waseda.jp

1. はじめに

我々は9.4T 全身用 MRI コイルシステムの開発を目標とし て研究を行ってきた[1]。MRI では撮像空間内で、時間的・空 間的に高い磁場均一性が求められる。AMED のプロジェクト では目標磁場均一度を時間的に 1ppm/h 以内、空間的に 10ppm 以内と定めている。MRI コイルに用いる REBCO 線材 はテープ線材であり、テープ面に磁場が垂直に印加されるこ とで遮蔽電流が誘導され、不整磁場(以下、遮蔽電流磁場) が発生してしまう。この遮蔽電流磁場がコイルの発生磁場の 磁場均一度に悪影響を及ぼすことが問題となっている。遮蔽 電流磁場の影響を低減する方法として Demagnetization 法に よる電流制御がある。本研究では、Demagnetization 法による 通電波形の決定法を提案し、決定した電流波形の効果につ いて解析評価したので、その結果を報告する。

2. 解析対象および解析手法

解析対象とした MRI コイルシステムの概略図を Fig.1 に示 す[2]。励磁条件として Sweep Rate 0.1A/s で Fig.2 に示すよう な概形を持つ電流波形で増減磁を行った後、運転電流値 253.717A(発生磁場:9.4T)で3時間ホールドするものとした。 遮蔽電流磁場解析には3次元非線形電磁場解析手法を用 いた[3]。この手法の妥当性は先行研究により確認されている。

3. 電流制御波形の決定法

本研究では、Fig.2 に示す先行研究で検討された Demagnetization 電流波形をもとに、ABC 各点の電流値を決 定した[4]。まず、A点については、ヒステリシスを利用したオー バーシュート量の決定に基づいた[5]。次に、B 点については、 A 点を決定した値、C 点を先行研究波形における値にそれぞ れ固定して、B 点の値を変化させた各電流波形に対し、時間 安定度を解析評価することで最適な値を決定した。同様に C 点についても、C 点のみを変化させた各電流波形に対して、 時間安定度を解析評価することで最適な値を決定した。

4. 解析結果

Fig.2 に示す電流波形における B 点の電流値を決定した。 A 点の電流値として、309A(運転電流値 253.717A の 122%)、 C 点を 270.2A(106.5%)で固定し、B 点の電流値をそれぞれ運 転電流値の 10%,50%,80%,100%としたときの、コイルシステム中 心での遮蔽電流磁場の解析結果を Tab.1 に示す。遮蔽電流 磁場の時間安定度をそれぞれの波形について励磁完了から 30 分ごとに評価したところ、50%と 80%において励磁完了1時 間以降で時間安定度を目標値 1ppm/h 以下に抑えられた。 50%と 80%の比較のために、全モデルの励磁完了から同時刻 で見た時間安定度を評価したところ、80%で最も良い結果が 得られた。以上を踏まえて、B 点の電流値として 80%を採用し た。また、B 点と同様にして C 点の決定を行った。A 点 122%、 B 点 80%とし、C 点を 105%、106.5%、110%としたときの時間安 定度は、105%で最も良い結果が得られた。以上の結果より、 電流制御波形を A 点 122%、B 点 80%、C 点 105%と決定した。



Fig.1 Schematic drawing of 9.4T-MRI coil system



Tab.1 Temporal stability of screening-current-induced magnetic field at center

Measuring	B10%	B50%	B80%	B100%
time[min]	[ppm/h]	[ppm/h]	[ppm/h]	[ppm/h]
0-30	-8.33	-6.18	-3.90	-70.3
30-60	-1.53	-1.60	-1.04	-18.6
60-90	0.0527	-0.979	-0.690	-11.4
90-120	0.727	-0.690	-0.535	-8.45
120-150	1.07	-0.485	-0.441	-6.74
150-180	1.26	-0.329	-0.378	-5.63

謝辞

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の未来医療を 実現する医療機器・システム研究開発事業「高磁場コイルシ ステムの研究開発」の研究成果を利用した。

- T. Tosaka et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 92 (2015) p.183
- K. Nakazono, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 27, no.4, 4400405, June 2017.
- H. Ueda, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 26, no.4, 4701205, June 2016.
- 4. K. Ito, et al.: TEION KOGAKU, Vol. 54 no.2 (2019)
- Z. Inagaki, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 97 (2018) p.79

人エピン導入 REBCO コイルの臨界電流特性評価

Critical current evaluation of REBCO coil with artificial pinning centers

武藤 翔吾,藤田 真司, 土屋 光揮, 飯島 康裕, 大保 雅載 (フジクラ)

<u>MUTO Shogo</u>, FUJITA Shinji, TSUCHIYA Koki, IIJIMA Yasuhiro, DAIBO Masanori (Fujikura Ltd.)

E-mail: shogo.muto@jp.fujikura.com

1. はじめに

フジクラでは、IBAD/Hot-wall PLD による長尺 REBCO 線材 の開発・製造を行っており、磁場中の電流特性を向上させる ため、人工ピンとして BaHfO₃(BHO)を導入した EuBCO 線材 を開発してきた[1]. また同時に、この人工ピン導入線材に従 来の75 μm 基板より薄い50 μm 基板を適用し、さらに臨界電 流密度を向上させた線材の量産に成功し、新たな製品ライン ナップとして市販を開始している.

これまでの検討で、複数の短尺試料による磁場中臨界電流 測定や、磁化法による線材長手方向の *I*。分布評価によって 人工ビン導入線材が長尺の均一性・再現性に優れていること が確認されている[2].一方、線材が優れた均一性を持つので あれば、長尺コイルの *I*。特性が短尺 *I*。線材から予測される値 と一致すると考えられるが、それを確認した例はほとんどない、 そこで今回、人工ピン導入線材が長尺にわたって均一性を持 っことを検証するために、短尺 *I*。特性からコイルの *I*。特性を 予測し比較することを試みた.

2. 計算方法

評価に使用した線材は現在市販している人エピン導入 50um 基板線材(FESC-SCH04)である. 各磁場の *I*。角度依存 性を評価し,先行研究[3]の表式を参考に,新たに見出した式 (1)でフィッティングを行った.

$$I_{c}(\theta, B) = a_{1}f_{1}(\omega_{1}(B), \theta) + a_{2}f_{2}(\omega_{2}(B), \theta)$$

$$\begin{cases} f_{1}(\omega_{1}(B), \theta) = \frac{1}{\omega_{1}^{2}(B)\cos^{2}\theta + \sin^{2}\theta} \\ f_{2}(\omega_{2}(B), \theta) = \frac{1}{\sqrt{\omega_{2}^{2}(B)\sin^{2}\theta + \cos^{2}\theta}} \end{cases}$$
(1)

$$\begin{cases} I_{c}(0^{\circ}, B) = \frac{a_{1}}{\omega_{1}^{2}(B)} + a_{2} \\ I_{c}(90^{\circ}, B) = a_{1} + \frac{a_{2}}{\omega_{2}(B)} \end{cases}$$
(2)

*I*cの磁場依存性は、各磁場の *I*c角度依存性をフィッティン グし、求めたパラメータを 3 次エルミート補間することにより磁 場依存性を記述した. コイル I-V 特性は、磁場分布を式(1)に 与えて *I*c分布を求め、n 値モデルを用いて各ターンの電界を 計算し、推定した. 今回 n 値は一定値とし磁場依存性は無視 した. 評価に使用したコイルの諸元を Table. I に示す. コイル には短尺 *I*c 測定を実施した線材と同一ロットの線材を使用し た.

実験および解析

Fig. 1 に 77K における各磁場の角度依存性をフィッティング した結果を示す.自己磁場 L で規格化した値を示している. フィッティングの R^2 値はすべて 0.95 以上であり,よく一致して いることがわかる. Fig.3 にこのフィッティングを用いて短尺 Lより推定した I-E カーブとコイル実測の I-E カーブを示す.推 定には n=12 を用いた. 短尺 L 測定においてコイルの最大経 験磁場 (B=0.3 T) での n 値が 12 程度であったためこの値を 採用した.両者のカーブを比較するとよく一致していることが わかる. 特に低電界領域 ($\ln V/cm$) ではよく一致しているが, 高電界領域 ($0.1\mu V/cm$) ではやや差が現れている. これをコ イルの $I_c \ge n$ 値を比較すると, 電界基準 $0.1\mu V/cm$ のとき, 実 測で $I_c = 56$ A, n=24, 計算は $I_c = 59$ A, $n=20 \ge cx0$, 約 5%程 度の差がある. これは n 値を一定値としたことが原因と考えて おり, n 値の磁場・角度依存性を考慮することでより一致させる ことができると考えている. 当日はほかの温度・磁場における 結果についても報告する.

謝辞

この成果の一部は、国立研究開発法人新エネルギー・産業 技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られたもの である.

Table. I Specifications of test coils						
		Conductor width [mm]	4.1			
		Conductor thickness [mm]	0.1			
		Conductor Ic at 77 K, self-field [A]	167			
		Number of single pancake coils	4			
		Inner diameter [mm]	50			
		Outer diameter [mm]	70			
		Coil height [mm]	16			
		Coil I _c at 77 K, self-field [A]	56			
		Coil n-value at 77 K, self-field	24			
		Total number of turns	184			
		Total conductor length [m]	17			
		613				
Ic/Ic0	1		77K			
	0.9					
	0.8		A REAL PROPERTY AND			
	0.7	***************************************	~~~ ~	x 0.1T		
	0.5			o 0.2T		
	0.4		××××	× 0.3T		
	0.3			□ 0.4T		
	0.2		200	\$ 0.5T		
	0.1			▲ 0.6T		
	0					
-45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120						

Fig. 1 Fitting results of the angular dependence of the I_c at 77K.



Fig. 2 *I-E* curve of coil *I*_c and calculated *I*_c at 77.3 K.

- [1] S. Fujita et al., IEEE TAS, vol. 28, no. 4 (2018) 6600604.
- [2] W. Hirata et al., Abstracts of CSSJ Conference, vol. 96 (2018) p.32.
- [3] D K.Hillton et. al., SuST 28 (2015) 074002

MgB2 ラザフォードケーブルによるダブルパンケーキコイルの開発 —小型先行コイルの特性評価 Development of Double Pancake Coils consisting of MgB2 Rutherford Cable

Characteristic evaluation of prototype coils

<u>恩地 太紀</u>, 石原 篤, 富田 優(鉄道総研); 平 萌人, 谷貝 剛, 高尾 智明(上智大);

津田 理, 宮城 大輔(東北大); 新冨 孝和, 槙田 康博(KEK); 平野 直樹(核融合研); 重森 敦, 中島 健太郎(岩谷産業); 駒込 敏弘, 塚田 謙一, 星野 昌幸, 濱島 高太郎(前川製作所)

ONJI Taiki, ISHIHARA Atsushi, TOMITA Masaru (RTRI); HIRA Moeto, YAGAI Tsuyoshi, TAKAO Tomoaki (Sophia Univ.); TSUDA Makoto, MIYAGI Daisuke (Tohoku Univ.); SHINTOMI Takakazu, MAKIDA Yasuhiro (KEK); HIRANO Naoki (Chubu Electric Power); SHIGEMORI Atsushi, NAKAJIMA Kentaro (Iwatani); KOMAGOME Toshihiro, TSUKADA Kenichi, HOSHINO Masayuki, HAMAJIMA Takataro (Mayekawa MFG) E-mail: onji.taiki.67@rtri.or.jp

1. はじめに

MgB₂ は、液体水素温度領域で使用できるため、様々な応用が検討されている。我々のグループでは、液体水素を利用した伝導冷却による数 10 kJ 級の超電導電力貯蔵システム (SMES)の開発を目指し[1, 2]、MgB₂線材を用いたダブルパンケーキコイルの設計、製作を行っている。

本研究では、MgB2 コイルの開発のため MgB2 導体を製作 し、Wind & React (W&R)方式と React & Wind (R&W)方式の 異なる手法によりコイルを製作し、磁場中特性評価試験を実 施した。

2. 導体・コイル製作

表1 に製作した導体、コイルの仕様を示す。W&R 方式の コイルでは Hyper Tech 社製の In-situ 法 MgB2線材を使用し ラザフォード型導体を製作し (Fig.1)、内径 200 mm、外径 269 mm のコイルに加工した後に熱処理を行い、最後に樹脂含侵 を施した。R&W 方式のコイルでは Columbus 社製の Ex-situ 法 MgB2線材を用いて同軸型導体を製作し(Fig.2)、内径 250 mm、外径 303 mm に加工した後、樹脂含浸を施した。

3. 結果と考察

製作したコイルを冷凍機による伝導冷却下で冷却し、超電 導マグネットと組み合わせ、磁場中で通電試験を実施した。 例えば W&R コイルでは 20 K、1.6 T で 600 A を超える通電 を確認した。当日は、コイルの詳細や、通電電流値の外部磁 場依存性についても報告する予定である。

4. 結論

MgB2 撚り線導体を用いてコイルを製作したところ、許容曲 げ歪み以内で設計、製作することにより、目的とする通電電流 を流すことができた。今後は、この結果を基に数 10 kJ 級のダ ブルパンケーキコイルを製作し、評価を実施する。

謝辞

本研究は国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)の 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発 (ALCA)の助成を受けて実施した。JPMJAL1002 Table.1 Specification of a prototype pancake coils consisting of MgB_2 cable.

	W&R R&W				
Strand					
	HyperTech	Columbus			
	(30-NM)				
Diameter (mm)	0.83	1.13			
Num. of filaments (-)	30	12			
MgB ₂ ratio (%)	20	12			
Cu ratio (%)	13	11			
Conductor					
Туре	Rutherford	coaxial			
Diameter (mm)	5.06 × 2.86	<i>φ</i> 4.21			
Former (mm)	Cu 1.0 × 3.2	Cu ø1.75			
Num. of strands (-)	8 MgB ₂ + 4 Cu	8 MgB ₂ +1 Cu			
Coil					
Inner Diameter (mm)	200	250			
Outer Diameter (mm)	269	303			
Height (mm)	5.06	4.21			
Num. of turn (-)	10	5			





Fig.1 Cross section of MgB₂ strand (HyperTech :30-NM) and conductor

Fig.2. Cross section of MgB₂ strand (Columbus) and conductor

- T. Hamajima *et al.*, *IEEE Trans. Appl. Supercond.* 22 (2012) 5701704.
- [2] T. Shintomi *et al.*, *IEEE Trans. Appl. Supercond.* 22 (2012) 5701604.

ハイパーサーミア用高周波電磁石試作機の冷却設計および 直列共振補償キャパシタバンクの設計 Design of a Cooling System and Series Resonance Compensation Capacitor Banks for a High-Frequency Magnet Prototype Applied to Magnetic Hyperthermia

許 航, 野村 新一 (明治大); 磯部 高範 (筑波大)

XU Hang, NOMURA Shinichi(Meiji Univ.); ISOBE Takanori(Tsukuba Univ.) E-mail: wardenxuhang@meiji.ac.jp

1 はじめに

本研究では、磁性粒子誘導加熱ハイパーサーミアのた め、有効な高周波磁場発生装置の設計と試作について検討 している。開発目標の高周波電磁石には、利用空間中心に 最大 0.06 T - 200 kHz の高周波磁場を 300 s 間形成する ことが要求される。高周波電磁石の設計手法を確認するた め、著者らは Fig.1 のように、70×79×10 mm のフェライ ト 100 枚を利用して、利用空間 80 mm の高周波電磁石試 作機を開発した。試作機は表皮効果を抑制するため銅リッ ツ線(素線径 0.05 mm, 1800 本)の3本撚線で巻線した 8 個の 10 巻ダブルパンケーキコイルと、TDK 社製フェ ライトコア PC40 (200 kHz で比透磁率 2300) による磁心 で構成される。測定結果より、200 kHz における試作機の 電気抵抗は 10 Ω で、インダクタンスは 1.86 mH だった。 また、所定の磁場を発生するため、ピーク電流が65 Aの 交流電流で励磁する必要がある。この場合に、コイルの熱 損失は 21.1 kW であるため、コイルの冷却が必要となる。 また、電磁石両端のピーク電圧は 152 kV となるため、電 源の出力電圧を低減するために補償キャパシタバンクを用 いて直列共振回路を利用する必要がある。

2 コイルの熱損失と冷却設計

コイルの電気抵抗と励磁電流から、コイルの熱損失は 21.1 kW と見積もられる。コイルの発熱は全てコイル自 身と冷媒に吸収される場合に、コイルの熱平衡の方程式は 式 (1) になる。

$$\int_0^{t_{\rm op}} I^2 R dt = \int_0^{\Delta T_{\rm cu}} m_{\rm cu} C_{\rm cu} dT + \int_0^{\Delta T_{\rm c}} Q t_{\rm op} \rho_{\rm c} C_{\rm c} dT$$
(1)

コイルの抵抗 R と銅の比熱 C_{cu} 、冷媒の比熱 C_c 、冷媒の 密度 ρ_c は温度に依存せずに一定と仮定する。冷媒の体積 流量を一定とすれば、冷媒の温度上昇 ΔT_c と冷媒の体積 流量 Q の関係は式 (2) で表される。

$$\Delta T_{\rm c} = \frac{I^2 R t_{\rm op} - m_{\rm cu} C_{\rm cu} \Delta T_{\rm cu}}{Q t_{\rm op} \rho_{\rm c} C_{\rm c}} \tag{2}$$

コイルの初期温度を 26.85 °C (300 K)、最終温度は 75 °C を仮定し、銅の比熱 C_{cu} =386 J/kg·K、コイルの質量 m_{cu} =3.1 kg 、電気抵抗 $R = 10 \Omega$ 、水の比熱 $C_c = 4217$ J/kg·K、密度 $\rho_c = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、FC40 フロリナートの比 熱 $C_c = 1050 \text{ J/kg·K}$ 、密度 $\rho_c = 1870 \text{ kg/m}^3$ を式 (2) に 代入すると、冷媒の体積流量と冷媒の温度上昇の関係は Fig.2 にようになる。

3 直列共振補償キャパシタバンクの設計

複数のキャパシタバンクでコイルと共振場合に、キャパ シタバンクの個数 n と一つのキャパシタバンク当たり静 電容量 C と両端印加電圧の関係は式 (3) と式 (4) で表さ れる。

$$C = \frac{n}{\omega^2 L} \tag{3}$$

$$V = \frac{\omega LI}{n} = \frac{I}{\omega C} \tag{4}$$

電磁石のインダクタンスが 1.86 mH の場合、キャパシタ バンクの個数と一つのキャパシタバンク当たり静電容量、 両端印加電圧の関係 Fig.3 のようになる。キャパシタバ ンク間を絶縁するために、一つのキャパシタバンク両端の ピーク電圧は 10 kV 以下にして、キャパシタバンクの個 数を 16 個とした。このとき、キャパシタバンクの静電容 量は 5.76 nF と見積もられる。著者らは市販のコンデン サを利用してキャパシタバンクを設計した。キャパシタバ ンクの構成と配置、通電実験結果は当日発表する。



Fig. 1. Schematic illustration of the high-frequency magnet prototype.



Fig. 2. Temperature rise in different flow rate of refrigerant.



Fig. 3. Capacitance and both ends voltage of every capacitor bank in different quantity of capacitor bank.